

日本国特許庁

JAPAN PATENT OFFICE

27.03.03

10/512136

BEST AVAILABLE COPY

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 5月24日

出願番号

Application Number:

特願2002-150291

[ST.10/C]:

[JP2002-150291]

REC'D 23 MAY 2003

WIPO PCT

出願人

Applicant(s):

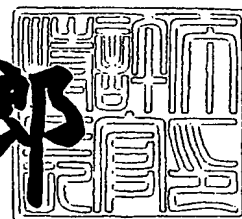
ソニー株式会社

PRIORITY
DOCUMENTSUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2003年 5月 9日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3033893

【書類名】 特許願

【整理番号】 0100156903

【提出日】 平成14年 5月24日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 H01J 1/30
H01J 9/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社
内

【氏名】 小西 守一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社
内

【氏名】 飯田 耕一

【特許出願人】

【識別番号】 000002185

【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代理人】

【識別番号】 100094363

【弁理士】

【氏名又は名称】 山本 孝久

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 048390

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9708612

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 冷陰極電界電子放出表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 冷陰極電界電子放出素子を複数備えたカソードパネルと、アノードパネルとが、それらの周縁部で接合されて成る冷陰極電界電子放出表示装置であって、

アノードパネルは、基板、基板上に形成された蛍光体層、及び、蛍光体層上に形成されたアノード電極から構成されており、

アノード電極は、 N 個（但し、 $N \geq 2$ ）のアノード電極ユニットから構成されており、

各アノード電極ユニットは、1本の給電線を介してアノード電極制御回路に接続されており、

アノード電極制御回路出力電圧と冷陰極電界電子放出素子印加電圧との間の電位差を V_A （単位：キロボルト）、アノード電極ユニット間のギャップ長を L_g （単位： μm ）としたとき、

$$V_A / L_g < 5 / 50 \text{ (kV} / \mu m \text{)}$$

を満足することを特徴とする冷陰極電界電子放出表示装置。

【請求項2】 アノード電極ユニット間には、抵抗体層が形成されていることを特徴とする請求項1に記載の冷陰極電界電子放出表示装置。

【請求項3】 隣接するアノード電極ユニットに対向していないアノード電極ユニットの縁部分は、抵抗体層で被覆されていることを特徴とする請求項2に記載の冷陰極電界電子放出表示装置。

【請求項4】 各アノード電極ユニットと給電線との間には隙間が設けられており、

各アノード電極ユニットと給電線とは、抵抗部材を介して接続されていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の冷陰極電界電子放出表示装置。

【請求項5】 給電線は、第2の抵抗部材を介して直列に接続された M 個（但し、 $M \leq N$ ）の給電線ユニットから構成されており、1つの給電線ユニットは1個あるいは2個以上のアノード電極ユニットに接続されていることを特徴とする

請求項 4 に記載の冷陰極電界電子放出表示装置。

【請求項 6】 $M=N$ であることを特徴とする請求項 5 に記載の冷陰極電界電子放出表示装置。

【請求項 7】 蛍光体層と基板との間には、アノード電極制御回路に接続されたストライプ状の透明電極が形成されていることを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の冷陰極電界電子放出表示装置。

【請求項 8】 1 画素を構成する単位蛍光体層の複数が直線状に配列されており、

直線状に配列された複数の単位蛍光体層から構成された列と基板との間に、アノード電極制御回路に接続されたストライプ状の透明電極が形成されていることを特徴とする請求項 7 に記載の冷陰極電界電子放出表示装置。

【請求項 9】 アノード電極ユニットと冷陰極電界電子放出素子との間の距離を d (単位: mm)、アノード電極ユニットの面積を S (単位: mm^2) としたとき、

$$(V_A/7)^2 \times (S/d) \leq 2250$$

を満足することを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の冷陰極電界電子放出表示装置。

$$\text{【請求項 10】 } (V_A/7)^2 \times (S/d) \leq 450$$

を満足することを特徴とする請求項 9 に記載の冷陰極電界電子放出表示装置。

【請求項 11】 冷陰極電界電子放出素子を複数備えたカソードパネルと、アノードパネルとが、それらの周縁部で接合されて成る冷陰極電界電子放出表示装置であって、

アノードパネルは、基板、基板上に形成された蛍光体層、及び、蛍光体層上に形成されたアノード電極から構成されており、

アノード電極は、 N 個 (但し、 $N \geq 2$) のアノード電極ユニットから構成されており、

アノード電極ユニット間には抵抗体層が形成されており、

1 つのアノード電極ユニットがアノード電極制御回路に接続されており、

アノード電極制御回路出力電圧と冷陰極電界電子放出素子印加電圧との間の電

位差を V_A (単位: キロボルト)、アノード電極ユニット間のギャップ長を L_g (単位: μm) としたとき、

$$V_A / L_g < 5 / 50 \text{ (kV} / \mu m \text{)}$$

を満足することを特徴とする冷陰極電界電子放出表示装置。

【請求項 12】 蛍光体層と基板との間には、アノード電極制御回路に接続されたストライプ状の透明電極が形成されていることを特徴とする請求項 11 に記載の冷陰極電界電子放出表示装置。

【請求項 13】 1 画素を構成する単位蛍光体層の複数が直線状に配列されており、

直線状に配列された複数の単位蛍光体層から構成された列と基板との間に、アノード電極制御回路に接続されたストライプ状の透明電極が形成されていることを特徴とする請求項 12 に記載の冷陰極電界電子放出表示装置。

【請求項 14】 アノード電極ユニットと冷陰極電界電子放出素子との間の距離を d (単位: mm)、アノード電極ユニットの面積を S (単位: mm^2) としたとき、

$$(V_A / 7)^2 \times (S / d) \leq 2250$$

を満足することを特徴とする請求項 11 に記載の冷陰極電界電子放出表示装置。

$$\text{【請求項 15】 } (V_A / 7)^2 \times (S / d) \leq 450$$

を満足することを特徴とする請求項 14 に記載の冷陰極電界電子放出表示装置。

【請求項 16】 隣接するアノード電極ユニットに対向していないアノード電極ユニットの縁部分は、抵抗体層で被覆されていることを特徴とする請求項 11 に記載の冷陰極電界電子放出表示装置。

【請求項 17】 冷陰極電界電子放出素子を複数備えたカソードパネルと、アノードパネルとが、それらの周縁部で接合されて成る冷陰極電界電子放出表示装置であって、

アノードパネルは、基板、基板上に形成された蛍光体層、及び、蛍光体層上に形成されたアノード電極から構成されており、

アノード電極は、 N 個 (但し、 $N \geq 2$) のアノード電極ユニットから構成されており、

アノード電極ユニットの大きさは、アノード電極ユニットと冷陰極電界電子放出素子との間で生じた放電により蓄積されたエネルギーによってアノード電極ユニットが局所的に蒸発しない大きさであることを特徴とする冷陰極電界電子放出表示装置。

【請求項 1 8】アノード電極ユニット間には抵抗体層が形成されていることを特徴とする請求項 1 7 に記載の冷陰極電界電子放出表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、アノードパネルに設けられたアノード電極に特徴を有する冷陰極電界電子放出表示装置に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

テレビジョン受像機や情報端末機器に用いられる表示装置の分野では、従来主流の陰極線管（C R T）から、薄型化、軽量化、大画面化、高精細化の要求に応え得る平面型（フラットパネル型）の表示装置への移行が検討されている。このような平面型の表示装置として、液晶表示装置（L C D）、エレクトロルミネッセンス表示装置（E L D）、プラズマ表示装置（P D P）、冷陰極電界電子放出表示装置（F E D：フィールドエミッションディスプレイ）を例示することができる。このなかでも、液晶表示装置は情報端末機器用の表示装置として広く普及しているが、据置き型のテレビジョン受像機に適用するには、高輝度化や大型化に未だ課題を残している。これに対して、冷陰極電界電子放出表示装置は、熱的励起によらず、量子トンネル効果に基づき固体から真空中に電子を放出することが可能な冷陰極電界電子放出素子（以下、電界放出素子と呼ぶ場合がある）を利用しており、高輝度及び低消費電力の点から注目を集めている。

【0 0 0 3】

図 2 9 及び図 4 に、電界放出素子を備えた冷陰極電界電子放出表示装置（以下、表示装置と呼ぶ場合がある）の一例を示す。尚、図 2 9 は従来の表示装置の模式的な一部端面図であり、図 4 はカソードパネル C P の模式的な部分的斜視図で

ある。

【0004】

図29に示した電界放出素子は、円錐形の電子放出部を有する、所謂スピント (Spindt) 型電界放出素子と呼ばれるタイプの電界放出素子である。この電界放出素子は、支持体10上に形成されたカソード電極11と、支持体10及びカソード電極11上に形成された絶縁層12と、絶縁層12上に形成されたゲート電極13と、ゲート電極13及び絶縁層12に設けられた開口部14 (ゲート電極13に設けられた第1開口部14A、及び、絶縁層12に設けられた第2開口部14B) と、第2開口部14Bの底部に位置するカソード電極11上に形成された円錐形の電子放出部15から構成されている。一般に、カソード電極11とゲート電極13とは、これらの両電極の射影像が互いに直交する方向に各々ストライプ状に形成されており、これらの両電極の射影像が重複する領域 (1画素分の領域に相当する。この領域を、以下、重複領域あるいは電子放出領域と呼ぶ) に、通常、複数の電界放出素子が設けられている。更に、かかる電子放出領域が、カソードパネルCPの有効領域 (実際の表示部分として機能する領域) 内に、通常、2次元マトリックス状に配列されている。

【0005】

一方、アノードパネルAPは、基板30と、基板30上に形成され、所定のパターンを有する蛍光体層31 (31R, 31B, 31G) と、その上に形成されたアノード電極220から構成されている。アノード電極220は有効領域を覆う1枚のシート状の形状を有し、例えばアルミニウム薄膜から構成されている。アノード電極制御回路43とアノード電極220との間には、通常、過電流や放電を防止するための抵抗体 R_0 (図示した例では抵抗値10M Ω) が配設されている。この抵抗体 R_0 は、基板外に配設されている。

【0006】

1画素は、カソードパネル側のカソード電極11とゲート電極13との重複領域に設けられた電界放出素子の一群と、これらの電界放出素子の一群に対面したアノードパネル側の蛍光体層31とによって構成されている。有効領域には、かかる画素が、例えば数十万～数百万個ものオーダーにて配列されている。尚、蛍

光体層 31 と蛍光体層 31 との間の基板 30 上にはブラックマトリックス 32 が形成されている。また、ブラックマトリックス 32 の上には隔壁 33 が形成されている。

【0007】

アノードパネル AP とカソードパネル CP とを、電子放出領域と蛍光体層 31 とが対向するように配置し、周縁部において枠体 35 を介して接合することによって、表示装置を作製することができる。有効領域を包囲し、画素を選択するための周辺回路が形成された無効領域には、真空排気用の貫通孔（図示せず）が設けられており、この貫通孔には真空排気後に封じ切られたチップ管（図示せず）が接続されている。即ち、アノードパネル AP とカソードパネル CP と枠体 35 とによって囲まれた空間は真空となっている。

【0008】

カソード電極 11 には相対的に負電圧がカソード電極制御回路 41 から印加され、ゲート電極 13 には相対的に正電圧がゲート電極制御回路 42 から印加され、アノード電極 220 にはゲート電極 13 よりも更に高い正電圧がアノード電極制御回路 43 から印加される。かかる表示装置において表示を行う場合、例えば、カソード電極 11 にカソード電極制御回路 41 から走査信号を入力し、ゲート電極 13 にゲート電極制御回路 42 からビデオ信号を入力する。カソード電極 11 とゲート電極 13 との間に電圧を印加した際に生ずる電界により、量子トンネル効果に基づき電子放出部 15 から電子が放出され、この電子がアノード電極 220 に引き付けられ、蛍光体層 31 に衝突する。その結果、蛍光体層 31 が励起されて発光し、所望の画像を得ることができる。つまり、この表示装置の動作は、基本的に、ゲート電極 13 に印加される電圧、及びカソード電極 11 を通じて電子放出部 15 に印加される電圧によって制御される。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、このような表示装置においては、アノードパネル AP とカソードパネル CP との間の距離は高々 1 mm 程度しかなく、カソードパネルの電界放出素子と、アノードパネル AP のアノード電極 220 との間で異常放電（火花放電）

が発生し易い。異常放電が発生すると、表示品質が著しく損なわれるだけでなく、電界放出素子やアノード電極 220 に損傷が発生する。

【0010】

真空空間中における放電の発生機構においては、先ず、強電界下における電界放出素子からの電子やイオンの放出がトリガーとなって小規模な放電が発生する。そして、アノード電極制御回路 43 からアノード電極 220 へエネルギーが供給されてアノード電極 220 の温度が局所的に上昇したり、アノード電極 220 の内部の吸蔵ガスの放出、あるいはアノード電極 220 を構成する材料そのものの蒸発が生ずることによって、小規模な放電が異常放電へ成長すると考えられている。アノード電極制御回路 43 以外にも、アノード電極 220 と電界放出素子との間に形成される静電容量に蓄積されたエネルギーが、異常放電への成長を促すエネルギー供給源となる可能性がある。

【0011】

異常放電（火花放電）を抑制するには、放電のトリガーとなる電子やイオンの放出を抑制することが有効であるが、そのためには極めて厳密なパーティクル管理が必要となる。このような管理をアノードパネル AP の製造プロセス、あるいは、アノードパネル AP を組み込んだ表示装置の製造プロセスにおいて実行することには、多大な技術的困難が伴う。

【0012】

本出願人は、特開 2001-243893 において、アノード電極が複数のアノード電極ユニットから構成された表示用パネルを提案している。この特許公開公報にて提案したアノード電極ユニットは、異常放電発生の抑制に効果があるものの、まだ改善の余地があることが判明した。

【0013】

従って、本発明の目的は、異常放電を一層確実に抑制し得る構造を有するアノード電極を備えた冷陰極電界電子放出表示装置を提供することにある。

【0014】

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するための本発明の第 1 の態様に係る冷陰極電界電子放出表

示装置は、冷陰極電界電子放出素子を複数備えたカソードパネルと、アノードパネルとが、それらの周縁部で接合されて成る冷陰極電界電子放出表示装置であって、

アノードパネルは、基板、基板上に形成された蛍光体層、及び、蛍光体層上に形成されたアノード電極から構成されており、

アノード電極は、N個（但し、 $N \geq 2$ ）のアノード電極ユニットから構成されており、

各アノード電極ユニットは、1本の給電線を介してアノード電極制御回路に接続されており、

アノード電極制御回路出力電圧と冷陰極電界電子放出素子印加電圧との間の電位差を V_A （単位：キロボルト）、アノード電極ユニット間のギャップ長を L_g （単位： μm ）としたとき、

$$V_A / L_g < 5 / 50 \text{ (kV} / \mu m \text{)}$$

を満足することを特徴とする。

【0015】

本発明の第1の態様に係る冷陰極電界電子放出表示装置、あるいは、後述する本発明の第3の態様に係る冷陰極電界電子放出表示装置にあっては、アノード電極ユニット間の放電発生を防止するために、アノード電極ユニット間には、抵抗体層が形成されていることが好ましい。尚、このような本発明の第1の態様に係る冷陰極電界電子放出表示装置を、便宜上、本発明の第1Aの態様に係る冷陰極電界電子放出表示装置と呼ぶ。

【0016】

本発明の第1Aの態様を含む本発明の第1の態様に係る冷陰極電界電子放出表示装置、あるいは、後述する本発明の第2の態様若しくは第3の態様に係る冷陰極電界電子放出表示装置にあっては、隣接するアノード電極ユニットに対向していないアノード電極ユニットの縁部分は、抵抗体層で被覆されていることが、アノード電極ユニットの係る縁部分からの異常放電の発生防止といった観点から好ましい。

【0017】

本発明の第 1 A の態様を含む本発明の第 1 の態様に係る冷陰極電界電子放出表示装置にあっては、各アノード電極ユニットと給電線との間には隙間が設けられており、各アノード電極ユニットと給電線とは、抵抗部材を介して接続されている構成とすることが一層好ましい。尚、このような抵抗部材を、便宜上、第 1 の抵抗部材と呼ぶ場合がある。第 1 の抵抗部材を設けることによって、放電発生時にアノード電極制御回路からのエネルギー供給を一時的に停止することができる。そして、この場合、更には、抵抗値が r_0 の抵抗体層が形成されている場合、抵抗部材（第 1 の抵抗部材）の抵抗値を r_1 としたとき、 $30 r_0 \leq r_1 \leq 100 r_0$ を満足することが好ましい。更には、給電線は、第 2 の抵抗部材を介して直列に接続された M 個（但し、 $M \leq N$ ）の給電線ユニットから構成されており、1 つの給電線ユニットは 1 個あるいは 2 個以上のアノード電極ユニットに接続されている構成とすることが好ましく、更には、 $M = N$ であることが一層好ましい。尚、これらの構成を、後述する本発明の第 3 の態様に係る冷陰極電界電子放出表示装置に対して適用することができる。

【 0 0 1 8 】

上記の目的を達成するための本発明の第 2 の態様に係る冷陰極電界電子放出表示装置は、冷陰極電界電子放出素子を複数備えたカソードパネルと、アノードパネルとが、それらの周縁部で接合されて成る冷陰極電界電子放出表示装置であって、

アノードパネルは、基板、基板上に形成された蛍光体層、及び、蛍光体層上に形成されたアノード電極から構成されており、

アノード電極は、 N 個（但し、 $N \geq 2$ ）のアノード電極ユニットから構成されており、

アノード電極ユニット間には抵抗体層が形成されており、

1 つのアノード電極ユニットがアノード電極制御回路に接続されており、

アノード電極制御回路出力電圧と冷陰極電界電子放出素子印加電圧との間の電位差を V_A （単位：キロボルト）、アノード電極ユニット間のギャップ長を L_g （単位： μm ）としたとき、

$$V_A / L_g < 5 / 50 \text{ (kV} / \mu m \text{)}$$

を満足することを特徴とする。

【 0 0 1 9 】

上記の目的を達成するための本発明の第 3 の態様に係る冷陰極電界電子放出表示装置は、冷陰極電界電子放出素子を複数備えたカソードパネルと、アノードパネルとが、それらの周縁部で接合されて成る冷陰極電界電子放出表示装置であって、

アノードパネルは、基板、基板上に形成された蛍光体層、及び、蛍光体層上に形成されたアノード電極から構成されており、

アノード電極は、 N 個（但し、 $N \geq 2$ ）のアノード電極ユニットから構成されており、

アノード電極ユニットの大きさは、アノード電極ユニットと冷陰極電界電子放出素子との間で生じた放電により蓄積されたエネルギーによってアノード電極ユニットが局所的に蒸発しない大きさであることを特徴とする。

【 0 0 2 0 】

本発明の第 1 A の態様を含む本発明の第 1 の態様～第 3 の態様に係る冷陰極電界電子放出表示装置（以下、これらを総称して、本発明の表示装置と呼ぶ場合がある）にあつては、蛍光体層と基板との間には、アノード電極制御回路に接続されたストライプ状の透明電極が形成されている構成とすることが好ましく、更には、1 画素を構成する単位蛍光体層の複数が直線状に配列されており、直線状に配列された複数の単位蛍光体層から構成された列と基板との間に、アノード電極制御回路に接続されたストライプ状の透明電極が形成されている構成とすることが一層好ましい。即ち、直線状に配列された単位蛍光体層の列の総数を n 列としたとき、ストライプ状の透明電極の本数は、最大、 n である。直線状に配列された単位蛍光体層の列の複数と基板との間に、アノード電極制御回路に接続されたストライプ状の透明電極が形成されている構成とすることもできる。このように、透明電極を設けることによって、蛍光体層の過剰な帯電を確実に防止することができ、過剰な帯電による蛍光体層の劣化を抑制することができる。そして、このような構造の透明電極を設けることによって、表示装置の試作時の設計変更に容易に対処可能となる。カラー表示の場合、直線状に配列された単位蛍光体層の

1 列は、全てが赤色発光単位蛍光体層で占められた列、緑色発光単位蛍光体層で占められた列、及び、青色発光単位蛍光体層で占められた列から構成されていてもよいし、赤色発光単位蛍光体層、緑色発光単位蛍光体層、及び、青色発光単位蛍光体層が順に配置された列から構成されていてもよい。ここで、単位蛍光体層とは、表示用パネル上において 1 つの輝点を生成する蛍光体層であると定義する。

【 0 0 2 1 】

また、本発明の表示装置においては、異常放電に起因してアノード電極ユニットが溶融するといったアノード電極ユニットの損傷発生を防止するために、アノード電極ユニットと冷陰極電界電子放出素子との間の距離を d (単位: mm)、アノード電極ユニットの面積を S (単位: mm^2) としたとき、

$$(V_A/7)^2 \times (S/d) \leq 2250$$

を満足することが好ましく、

$$(V_A/7)^2 \times (S/d) \leq 450$$

を満足することが一層好ましい。

【 0 0 2 2 】

本発明の表示装置において、アノード電極制御回路出力電圧は、通常、一定である。一方、冷陰極電界電子放出表示装置の動作方式によっては、冷陰極電界電子放出素子を構成するカソード電極に印加される電圧は変化する。このような場合、アノード電極制御回路出力電圧とカソード電極印加電圧との間の電位差の最大値を V_A とする。

【 0 0 2 3 】

本発明の表示装置にあっては、冷陰極電界電子放出素子（以下、電界放出素子と称する）は、より具体的には、例えば、

(A) 支持体上に形成され、第 1 の方向に延びるカソード電極と、

(B) 支持体及びカソード電極上に形成された絶縁層と、

(C) 絶縁層上に形成され、第 1 の方向とは異なる第 2 の方向に延びるゲート電極と、

(D) ゲート電極及び絶縁層に形成された開口部と、

(E) 開口部の底部に露出した電子放出部、
から構成されている。

【 0 0 2 4 】

本発明の表示装置における電界放出素子の型式は、特に限定されず、スピント型素子、エッジ型素子、平面型素子、扁平型素子、クラウン型素子のいずれであってもよい。尚、カソード電極及びゲート電極はストライプ形状を有し、カソード電極の射影像とゲート電極の射影像とは直交することが、冷陰極電界電子放出表示装置の構造の簡素化といった観点から好ましい。更には、電界放出素子には収束電極が備えられていてもよい。

【 0 0 2 5 】

尚、電界放出素子として、上述の各型式の他に、表面伝導型電子放出素子と通称される素子も知られており、本発明の表示装置に適用することができる。表面伝導型電子放出素子においては、例えばガラスから成る基板上に酸化錫 (SnO_2)、金 (Au)、酸化インジウム (In_2O_3) / 酸化錫 (SnO_2)、カーボン、酸化パラジウム (PdO) 等の材料から成り、微小面積を有する薄膜がマトリクス状に形成され、各薄膜は2つの薄膜片から成り、一方の薄膜片に行方向配線、他方の薄膜片に列方向配線が接続されている。一方の薄膜片と他方の薄膜片との間には数 nm のギャップが設けられている。行方向配線と列方向配線とによって選択された薄膜においては、ギャップを介して薄膜から電子が放出される。

【 0 0 2 6 】

本発明の表示装置において、アノード電極は、全体として、実際の表示部分として機能する有効領域を覆っている。有効領域の周囲は、周辺回路の収容や表示画面の機械的支持等、有効領域の機能を支援する無効領域である。アノード電極ユニットの外形形状は、本質的には任意の形状とすることができるが、加工の容易性等から、矩形形状 (ストライプ状) であることが好ましい。矩形形状のアノード電極ユニットの延在方向は、有効領域を矩形と考えた場合、長手方向であっても短手方向であってもよい。アノード電極ユニットの数 (N) は2以上であればよく、例えば、直線状に配列された単位蛍光体層の列の総数を n 列としたとき、 $N = n$ とし、あるいは、 $n = \alpha \cdot N$ (α は2以上の整数) としてもよいし、一

定の間隔をもって配設されるスペースの数に1を加えた数とすることができる。
また、各アノード電極ユニットの大きさは同じであってもよいし、異なってもよい。

【0027】

抵抗体層の抵抗値 r_0 として、 $1 \times 10 \Omega$ 乃至 $1 \times 10^3 \Omega$ 、好ましくは $1 \times 10 \Omega$ 乃至 $2 \times 10^2 \Omega$ を例示することができる。

【0028】

第1の抵抗部材、第2の抵抗部材として、チップ抵抗、あるいは、抵抗体薄膜を挙げることができる。抵抗部材の抵抗値は、通常の表示動作時にアノード電流による電圧降下が生じても表示輝度に殆ど影響が現れない程度に小さく、しかも、小規模な放電の発生時には、給電線を通じたアノード電極制御回路からアノード電極へのエネルギー供給を一時的に遮断し得る程度に大きい値に選択する。かかる条件を満たす限りにおいて、抵抗値を数十 $k \Omega \sim 1 M \Omega$ の範囲で選択することができるが、抵抗部材（第1の抵抗部材）の抵抗値 r_1 と抵抗体層の抵抗値 r_0 は、上述の条件を満足することが好ましい。

【0029】

抵抗体層、あるいは、第1の抵抗部材や第2の抵抗部材を構成する抵抗体薄膜の構成材料として、カーボン系材料、アモルファスシリコン等の半導体材料、酸化タンタル等の高融点金属酸化物を挙げることができる。

【0030】

給電線や第1の抵抗部材、第2の抵抗部材は、無効領域上に形成すればよい。そして、給電線の端部に接続端子を設け、この接続端子を配線を介してアノード電極制御回路に接続すればよい。

【0031】

アノード電極ユニットと給電線とは共通の導電材料層を用いて蛍光体層及び基板上に形成することができる。一例として、或る導電材料から成る導電材料層を基板上に形成し、この導電材料層をパターニングしてアノード電極ユニットと給電線とを同時に形成することができる。あるいは、アノード電極ユニットと給電線のパターンを有するマスクやスクリーンを介して導電材料の蒸着やスクリーン

印刷を行うことにより、蛍光体層と基板との上にアノード電極ユニットと給電線とを同時に形成することもできる。尚、抵抗体層や抵抗部材も同様の方法で形成することができる。即ち、或る抵抗体材料から成る抵抗体層や抵抗部材を形成し、この抵抗体層や抵抗部材をパターンニングしてもよいし、あるいは、抵抗体層や抵抗部材のパターンを有するマスクやスクリーンを介して抵抗体材料を蒸着又はスクリーン印刷することにより、抵抗体層や抵抗部材を形成してもよい。

【0032】

本発明の表示装置における基板として、ガラス基板、表面に絶縁膜が形成されたガラス基板、石英基板、表面に絶縁膜が形成された石英基板、表面に絶縁膜が形成された半導体基板を挙げることができるが、製造コスト低減の観点からは、ガラス基板、あるいは、表面に絶縁膜が形成されたガラス基板を用いることが好ましい。ガラス基板として、高歪点ガラス、ソーダガラス ($\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$)、硼珪酸ガラス ($\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{B}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$)、フォスフェイト ($2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$)、鉛ガラス ($\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{PbO} \cdot \text{SiO}_2$) を例示することができる。カソードパネルを構成する支持体も、基板と同様の構成することができる。

【0033】

アノード電極ユニット、給電線、カソード電極、ゲート電極の構成材料として、アルミニウム (Al)、タングステン (W)、ニオブ (Nb)、タンタル (Ta)、モリブデン (Mo)、クロム (Cr)、銅 (Cu)、金 (Au)、銀 (Ag)、チタン (Ti)、ニッケル (Ni) 等の金属、これらの金属元素を含む合金あるいは化合物 (例えば TiN 等の窒化物や、 WSi_2 、 MoSi_2 、 TiSi_2 、 TaSi_2 等のシリサイド)、ITO (インジウム・錫酸化物)、酸化インジウム、酸化亜鉛等の導電性金属酸化物、あるいはシリコン (Si) 等の半導体を例示することができる。これらを作製、形成するには、CVD法、スパッタリング法、蒸着法、イオンプレーティング法、電気メッキ法、無電解メッキ法、スクリーン印刷法、レーザーアブレーション法、ゾルゲル法等の公知の薄膜形成技術により、上述の構成材料から成る薄膜を被成膜体上に形成する。このとき、薄膜を被成膜体の全面に形成した場合には、公知のパターンニング技術を用いて薄膜

をパターニングし、各部材を形成する。また、薄膜を形成する前の被成膜体上に予めレジストパターンを形成しておけば、リフトオフ法による各部材の形成が可能である。更に、アノード電極ユニットや給電線、カソード電極、ゲート電極の形状に応じた開口部を有するマスクを用いて蒸着を行ったり、かかる開口部を有するスクリーンを用いてスクリーン印刷を行えば、成膜後のパターニングは不要となる。

【0034】

電界放出素子を構成する絶縁層の構成材料として、 SiO_2 、BPSG、PSG、BSG、AsSG、PbSG、 SiN 、 SiON 、SOG（スピノングラス）、低融点ガラス、ガラスペーストといった SiO_2 系材料、 SiN 、ポリイミド等の絶縁性樹脂を、単独あるいは適宜組み合わせ使用することができる。絶縁層の形成には、CVD法、塗布法、スパッタリング法、スクリーン印刷法等の公知のプロセスが利用できる。

【0035】

透明電極は、例えば、ITOや酸化錫、酸化亜鉛、酸化チタンから構成すればよい。

【0036】

蛍光体層は、単色の蛍光体粒子から構成されていても、3原色の蛍光体粒子から構成されていてもよい。また、蛍光体層の配列様式は、ドットマトリクス状であっても、ストライプ状であってもよい。尚、ドットマトリクス状やストライプ状の配列様式においては、隣り合う蛍光体層の間の隙間がコントラスト向上を目的としたブラックマトリクスで埋め込まれていてもよい。

【0037】

アノードパネルには、更に、蛍光体層から反跳した電子、あるいは、蛍光体層から放出された二次電子が他の蛍光体層に入射し、所謂光学的クロストーク（色濁り）が発生することを防止するための、あるいは又、蛍光体層から反跳した電子、あるいは、蛍光体層から放出された二次電子が隔壁を越えて他の蛍光体層に向かって侵入したとき、これらの電子が他の蛍光体層と衝突することを防止するための、隔壁が、複数、設けられていることが好ましい。

【0038】

隔壁の平面形状としては、格子形状（井桁形状）、即ち、1画素に相当する、例えば平面形状が略矩形（ドット状）の蛍光体層の四方を取り囲む形状を挙げることができ、あるいは、略矩形あるいはストライプ状の蛍光体層の対向する二辺と平行に延びる帯状形状あるいはストライプ形状を挙げることができる。隔壁を格子形状とする場合、1つの蛍光体層の領域の四方を連続的に取り囲む形状としてもよいし、不連続に取り囲む形状としてもよい。隔壁を帯状形状あるいはストライプ形状とする場合、連続した形状としてもよいし、不連続な形状としてもよい。隔壁を形成した後、隔壁を研磨し、隔壁の頂面の平坦化を図ってもよい。

【0039】

蛍光体層からの光を吸収するブラックマトリックスが蛍光体層と蛍光体層との間であって隔壁と基板との間に形成されていることが、表示画像のコントラスト向上といった観点から好ましい。ブラックマトリックスを構成する材料として、蛍光体層からの光を99%以上吸収する材料を選択することが好ましい。このような材料として、カーボン、金属薄膜（例えば、クロム、ニッケル、アルミニウム、モリブデン等、あるいは、これらの合金）、金属酸化物（例えば、酸化クロム）、金属窒化物（例えば、窒化クロム）、耐熱性有機樹脂、ガラスペースト、黒色顔料や銀等の導電性粒子を含有するガラスペースト等の材料を挙げることができ、具体的には、感光性ポリイミド樹脂、酸化クロムや、酸化クロム／クロム積層膜を例示することができる。尚、酸化クロム／クロム積層膜においては、クロム膜が基板と接する。

【0040】

カソードパネルとアノードパネルとを周縁部において接合する場合、接合は接着層を用いて行ってもよいし、あるいは、ガラスやセラミックス等の絶縁剛性材料から成る枠体と接着層とを併用して行ってもよい。枠体と接着層とを併用する場合には、枠体の高さを適宜選択することにより、接着層のみを使用する場合に比べ、カソードパネルとアノードパネルとの間の対向距離をより長く設定することが可能である。尚、接着層の構成材料としては、フリットガラスが一般的であるが、融点が120～400℃程度の所謂低融点金属材料を用いてもよい。か

かる低融点金属材料としては、 In （インジウム：融点 157°C ）；インジウム-金系の低融点合金； $\text{Sn}_{80}\text{Ag}_{20}$ （融点 $220\sim 370^{\circ}\text{C}$ ）、 $\text{Sn}_{95}\text{Cu}_5$ （融点 $227\sim 370^{\circ}\text{C}$ ）等の錫（ Sn ）系高温はんだ； $\text{Pb}_{97.5}\text{Ag}_{2.5}$ （融点 304°C ）、 $\text{Pb}_{94.5}\text{Ag}_{5.5}$ （融点 $304\sim 365^{\circ}\text{C}$ ）、 $\text{Pb}_{97.5}\text{Ag}_{1.5}\text{Sn}_{1.0}$ （融点 309°C ）等の鉛（ Pb ）系高温はんだ； $\text{Zn}_{95}\text{Al}_5$ （融点 380°C ）等の亜鉛（ Zn ）系高温はんだ； $\text{Sn}_5\text{Pb}_{95}$ （融点 $300\sim 314^{\circ}\text{C}$ ）、 $\text{Sn}_2\text{Pb}_{98}$ （融点 $316\sim 322^{\circ}\text{C}$ ）等の錫-鉛系標準はんだ； $\text{Au}_{88}\text{Ga}_{12}$ （融点 381°C ）等のろう材（以上の添字は全て原子%を表す）を例示することができる。

【0041】

基板と支持体と枠体の三者を接合する場合、三者同時接合を行ってもよいし、あるいは、第1段階で基板又は支持体のいずれか一方と枠体とを先に接合し、第2段階で基板又は支持体の他方と枠体とを接合してもよい。三者同時接合や第2段階における接合を高真空雰囲気中に行えば、基板と支持体と枠体と接着層とにより囲まれた空間は、接合と同時に真空となる。あるいは、三者の接合終了後、基板と支持体と枠体と接着層とによって囲まれた空間を排気し、真空とすることもできる。接合後に排気を行う場合、接合時の雰囲気圧力は常圧／減圧のいずれであってもよく、また、雰囲気を構成する気体は、大気であっても、あるいは窒素ガスや周期律表0族に属するガス（例えば Ar ガス）を含む不活性ガスであってもよい。

【0042】

接合後に排気を行う場合、排気は、基板及び／又は支持体に予め接続されたチップ管を通じて行うことができる。チップ管は、典型的にはガラス管を用いて構成され、基板及び／又は支持体の無効領域（即ち、表示部分として機能する有効領域以外の領域）に設けられた貫通孔の周囲に、フリットガラス又は上述の低融点金属材料を用いて接合され、空間が所定の真空度に達した後、熱融着によって封じ切られる。尚、封じ切りを行う前に、冷陰極電界電子放出表示装置全体を一旦加熱してから降温させると、空間に残留ガスを放出させることができ、この残留ガスを排気により空間外へ除去することができるので好適である。

【0043】

本発明の表示装置においては、放電のトリガーそのものを抑制するのではなく、たとえ小規模な放電が発生しても、これを火花放電にまで成長させないように、アノード電極と冷陰極電界電子放出素子との間の蓄積エネルギーを火花放電への成長を促さない程度の大きさに抑えることを基本的な考え方としている。アノード電極を有効領域のほぼ全面に互って形成する代わりに、より小さな面積を有するアノード電極ユニットに分割した形で形成するので、アノード電極ユニットと冷陰極電界電子放出素子との間の静電容量を減少させ、蓄積エネルギーを低減することができる。その結果、異常放電（火花放電）の発生を効果的に防止することが可能となる。

【0044】

しかも、本発明の第1の態様あるいは第2の態様に係る冷陰極電界電子放出表示装置にあっては、 $V_A/L_g < 5/50$ (kV/ μ m) を満足することによって、アノード電極ユニット間における放電の発生を確実に防止できる。更には、本発明の第3の態様に係る冷陰極電界電子放出表示装置にあっては、アノード電極ユニットの大きさを規定することによって、異常放電によるアノード電極ユニットの蒸発といったアノード電極ユニットの恒久的な損傷発生を確実に防止することができる。

【0045】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して、発明の実施の形態（以下、実施の形態と略称する）に基づき本発明を説明する。

【0046】

（実施の形態1）

実施の形態1は、本発明の第1の態様及び第3の態様に係る冷陰極電界電子放出表示装置（以下、単に、表示装置と略称する）に関する。

【0047】

アノード電極の模式的な平面図を図1に示し、図1の線A-Aに沿ったアノードパネルAPの模式的な一部端面図を図2の（A）に示し、図1の線B-Bに沿

ったアノードパネル A P の模式的な一部端面図を図 2 の (B) に示す。また、実施の形態 1 の表示装置の模式的な一部端面図を図 3 に示し、カソードパネル C P の模式的な部分的斜視図を図 4 に示す。更には、蛍光体層等の配列を、模式的な部分的平面図として、図 5 ～図 8 に例示する。尚、アノードパネル A P の模式的な一部端面図における蛍光体層等の配列を、図 7 あるいは図 8 に示す構成としている。

【 0 0 4 8 】

この表示装置は、カソード電極 1 1、ゲート電極 1 3 及び電子放出部 1 5 から構成された冷陰極電界電子放出素子（以下、電界放出素子と略称する）を複数備えたカソードパネル C P と、アノードパネル A P とが、それらの周縁部で接合されて成る。

【 0 0 4 9 】

図 3 に示した電界放出素子は、円錐形の電子放出部を有する、所謂スピント（*Spindt*）型電界放出素子と呼ばれるタイプの電界放出素子である。この電界放出素子は、支持体 1 0 上に形成されたカソード電極 1 1 と、支持体 1 0 及びカソード電極 1 1 上に形成された絶縁層 1 2 と、絶縁層 1 2 上に形成されたゲート電極 1 3 と、ゲート電極 1 3 及び絶縁層 1 2 に設けられた開口部 1 4（ゲート電極 1 3 に設けられた第 1 開口部 1 4 A、及び、絶縁層 1 2 に設けられた第 2 開口部 1 4 B）と、第 2 開口部 1 4 B の底部に位置するカソード電極 1 1 上に形成された円錐形の電子放出部 1 5 から構成されている。一般に、カソード電極 1 1 とゲート電極 1 3 とは、これらの両電極の射影像が互いに直交する方向に各々ストライプ状に形成されており、これらの両電極の射影像が重複する領域（1 画素分の領域に相当する。この領域を、以下、重複領域あるいは電子放出領域と呼ぶ）に、通常、複数の電界放出素子が設けられている。更に、かかる電子放出領域が、カソードパネル C P の有効領域（実際の表示部分として機能する領域）内に、通常、2 次元マトリックス状に配列されている。

【 0 0 5 0 】、

一方、アノードパネル A P は、基板 3 0 と、基板 3 0 上に形成され、所定のパターンを有する蛍光体層 3 1（赤色発光蛍光体層 3 1 R、青色発光蛍光体層 3 1

B、緑色発光蛍光体層 31 G) と、その上に形成されたアノード電極 20 から構成されている。アノード電極 20 は、全体としては、矩形の有効領域（大きさ：70 mm×110 mm）を覆う形状を有し、例えばアルミニウム薄膜から構成されている。そして、アノード電極 20 は、N 個（但し、 $N \geq 2$ であり、実施の形態 1 においては 200 個）のアノード電極ユニット 21 から構成されている。N 個のアノード電極ユニット 21 は、1 本の給電線 22 を介してアノード電極制御回路 43 に接続されている。

【0051】

アノード電極ユニット 21 の大きさは、アノード電極ユニット 21 と電界放出素子（より具体的には、ゲート電極 13 あるいはカソード電極 11）との間で生じた放電により蓄積されたエネルギーによってアノード電極ユニット 21 が局所的に蒸発しない大きさである。具体的には、アノード電極ユニット 21 の外形形状は矩形であり、大きさを 0.3 mm×110 mm とした。尚、図 1 においては、図面を簡素化するために、4 つのアノード電極ユニット 21 を図示した。

【0052】

蛍光体層 31 と蛍光体層 31 との間の基板 30 上にはブラックマトリックス 32 が形成されている。また、ブラックマトリックス 32 の上には隔壁 33 が形成されている。アノードパネル AP における隔壁 33、スペーサ 34（図 5～図 8 参照）及び蛍光体層 31 の配置の変形例を、図 5～図 8 の配置図に模式的に示す。隔壁 33 の平面形状としては、格子形状（井桁形状）、即ち、1 画素に相当する、例えば平面形状が略矩形の蛍光体層 31 の四方を取り囲む形状（図 5 及び図 6 参照）、あるいは、略矩形の（あるいはストライプ状の）蛍光体層 31 の対向する二辺と平行に延びる帯状形状（ストライプ形状）を挙げることができる（図 7 及び図 8 参照）。尚、蛍光体層 31 を、図 5～図 8 の上下方向に延びるストライプ状とすることもできる。

【0053】

アノードパネル AP とカソードパネル CP と枠体 35 とによって囲まれた空間は真空となっている。尚、アノードパネル AP 及びカソードパネル CP には大気によって圧力が加わる。そして、この圧力によって表示装置が破損しないように

、アノードパネルAPとカソードパネルCPとの間には、高さが例えば1mm程度のスペーサ34が配置されている。尚、図3においては、スペーサの図示を省略した。隔壁33の一部は、スペーサ34を保持するためのスペーサ保持部としても機能する。

【0054】

そして、アノード電極制御回路43の出力電圧と冷陰極電界電子放出素子印加電圧（具体的には、カソード電極11に印加される電圧）との間の電位差を V_A （単位：キロボルト）、アノード電極ユニット21間のギャップ長を L_g （単位： μm ）としたとき、 $V_A/L_g < 5/50$ （ $kV/\mu m$ ）を満足している。具体的には、 V_A を5キロボルト、アノード電極ユニット21間のギャップ長 L_g を50 μm とした。

【0055】

各アノード電極ユニット21は、1本の給電線22を介してアノード電極制御回路43に接続されている。アノード電極制御回路43と給電線22との間には、通常、過電流や放電を防止するための抵抗体 R_0 （図示した例では抵抗値10M Ω ）が配設されている。この抵抗体 R_0 は、基板外に配設されている。各アノード電極ユニット21と給電線22との間には隙間23が設けられており、各アノード電極ユニット21と給電線22とは、抵抗部材（第1の抵抗部材24）を介して接続されている。第1の抵抗部材24を、アモルファスシリコンから成る抵抗体薄膜から構成した。第1の抵抗部材24は、アノード電極ユニット21と給電線22との間を跨るように、隙間23の上に形成されている。第1の抵抗部材24の抵抗値（ r_1 ）は、約30キロ Ω である。

【0056】

1画素は、カソードパネル側のカソード電極11とゲート電極13との重複領域に設けられた電界放出素子の一群と、これらの電界放出素子の一群に対面したアノードパネル側の蛍光体層31（単位蛍光体層）とによって構成されている。有効領域には、かかる画素が、例えば数十万～数百万個ものオーダーにて配列されている。

【0057】

アノードパネルAPとカソードパネルCPとを、電子放出領域と蛍光体層31とが対向するように配置し、周縁部において枠体35を介して接合することによって、表示装置を作製することができる。有効領域を包囲し、画素を選択するための周辺回路が形成された無効領域には、真空排気用の貫通孔（図示せず）が設けられており、この貫通孔には真空排気後に封じ切られたチップ管（図示せず）が接続されている。即ち、アノードパネルAPとカソードパネルCPと枠体35とによって囲まれた空間は真空となっている。

【0058】

カソード電極11には相対的に負電圧がカソード電極制御回路41から印加され、ゲート電極13には相対的に正電圧がゲート電極制御回路42から印加され、アノード電極ユニット21にはゲート電極13よりも更に高い正電圧がアノード電極制御回路43から印加される。かかる表示装置において表示を行う場合、例えば、カソード電極11にカソード電極制御回路41から走査信号を入力し、ゲート電極13にゲート電極制御回路42からビデオ信号を入力する。あるいは、これとは逆に、カソード電極11にカソード電極制御回路41からビデオ信号を入力し、ゲート電極13にゲート電極制御回路42から走査信号を入力してもよい。カソード電極11とゲート電極13との間に電圧を印加した際に生ずる電界により、量子トンネル効果に基づき電子放出部15から電子が放出され、この電子がアノード電極ユニット21に引き付けられ、蛍光体層31に衝突する。その結果、蛍光体層31が励起されて発光し、所望の画像を得ることができる。つまり、この表示装置の動作は、基本的に、ゲート電極13に印加される電圧、及びカソード電極11を通じて電子放出部15に印加される電圧によって制御される。

【0059】

アノード電極制御回路43の出力電圧と冷陰極電界電子放出素子印加電圧（具体的には、アノード電極ユニット21の間のギャップ長 L_g を $50\mu m$ としたアノードパネルAPから成る表示装置を作製した。そして、アノード電極制御回路出力電圧と冷陰極電界電子放出素子印加電圧（具体的には、カソード電極11に印加される電圧）との間の電位差 V_A を2キロボルト、3キロボルト、4キロボ

ルト、5キロボルト、6キロボルトとして表示装置の動作試験を行ったところ、電位差 V_A が5キロボルト以上では、アノード電極ユニット21の間で放電が100%の確率で発生した。電位差 V_A が5キロボルト未満では、アノード電極ユニット21の間で放電が殆ど発生することはなかった。

【0060】

また、実施の形態1の表示装置においては、アノード電極ユニット21とゲート電極13との間の距離を d （単位：mm）、アノード電極ユニット21の面積を S （単位： mm^2 ）としたとき、

$$(V_A/7)^2 \times (S/d) \leq 2250$$

更には、

$$(V_A/7)^2 \times (S/d) \leq 450$$

を満足している。具体的には、 d の値は1.0mmであり、 S の値は 33mm^2 である。

【0061】

例えば、アルミニウムから成るアノード電極ユニット21の $0.2\text{mm} \times 0.2\text{mm}$ の面積の部分が、異常放電によって蒸発するときのエネルギーを、以下、算出する。尚、算出においては、以下の表1に示す値を基礎とする。

【0062】

[表1]

アノード電極ユニットの厚さ： $1\mu\text{m}$

溶融面積： $0.2\text{mm} \times 0.2\text{mm}$

アルミニウムの比重： 2.7

アルミニウムの融点： 660°C

アルミニウムの沸点： 2060°C

アルミニウムの比熱： $0.214\text{cal/g}\cdot^\circ\text{C}$

アルミニウムの溶解熱： 94.6cal/g

アルミニウムの蒸発熱： $293\text{kJ/mol} = 10850\text{J/g}$

【0063】

溶融するアルミニウムの質量 M_{A1} （単位：グラム）、室温（ 30°C ）からア

ルミニウムが融点 (660°C) に達するまでに必要なエネルギー Q_{MELT} (単位: ジュール)、溶融に必要とされるエネルギー Q_{Liq} (単位: ジュール)、融点 (660°C) から沸点 (2060°C) に達するまでに必要とされるエネルギー Q_{Biol} (単位: ジュール)、蒸発に必要とされるエネルギー Q_{Evap} 、総計エネルギー Q_{Total} は、以下のとおりである。

【0064】

$$\begin{aligned} M_{\text{Al}} &= 0.02^2 \times 10^{-4} \times 2.7 \\ &= 1.08 \times 10^{-7} \text{ (g)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{\text{MELT}} &= 0.214 \times 4.2 \times (660 - 30) \times M_{\text{Al}} \\ &= 6.1 \times 10^{-5} \text{ (J)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{\text{Liq}} &= 94.6 \times 4.2 \times M_{\text{Al}} \\ &= 4.3 \times 10^{-5} \text{ (J)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{\text{Biol}} &= 0.214 \times 4.2 \times (2060 - 660) \times M_{\text{Al}} \\ &= 1.36 \times 10^{-4} \text{ (J)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{\text{Evap}} &= 10850 \times M_{\text{Al}} \\ &= 1.17 \times 10^{-3} \text{ (J)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{\text{Total}} &= Q_{\text{MELT}} + Q_{\text{Liq}} + Q_{\text{Biol}} + Q_{\text{Evap}} \\ &= 1.41 \times 10^{-3} \text{ (J)} \end{aligned}$$

【0065】

異常放電時にアノード電極ユニット21に蓄えられるエネルギーの積算値が、上記で例示される総計エネルギー Q_{Total} の値を越えなければ、アノード電極ユニットは何ら蒸発せず、アノード電極ユニットに局所的な蒸発が発生することはないと云える。尚、アノード電極ユニットをモリブデン (Mo) から構成した場合の総計エネルギー Q_{Total} は、 2.7×10^{-3} (J) である。

【0066】

アノード電極ユニット21とゲート電極13との間で異常放電が発生したときの等価回路を図9に示す。尚、図9においては、3つのアノード電極ユニットを図示した。アノード電極ユニット21とゲート電極13との間の異常放電によって電流 i が流れるが、このときのアノード電極ユニット21とゲート電極13と

の仮想抵抗値 (r) を 0.2Ω と仮定した。尚、仮想抵抗値 (r) は、通常、 $0.1 \Omega \sim 10 \Omega$ 程度の値である。また、 S の値を 9000 mm^2 、 3000 mm^2 、 450 mm^2 としたときのアノード電極ユニット 21 とゲート電極 13 とによって形成されるコンデンサ (C) の値を、それぞれ、 60 pF 、 20 pF 、 3 pF とした。更には、 V_A を 7 キロボルトとした。 S の値を 9000 mm^2 、 3000 mm^2 、 450 mm^2 としたときの、シミュレーションにて得られたアノード電極ユニット 21 を流れる電流 I の変化、及び、アノード電極ユニット 21 における発生エネルギーを、それぞれ、図 10 及び図 11 に示す。尚、図 10 及び図 11 において、曲線 A は S の値が 9000 mm^2 のときの値を示し、曲線 B は S の値が 3000 mm^2 のときの値を示し、曲線 C は S の値が 450 mm^2 のときの値を示す。更には、異常放電に起因してアノード電極ユニット 21 に蓄えられるエネルギーの積算値 (異常放電が発生してから 0.1 ナノ秒までの積算値であり、以下におけるエネルギーの積算値も同様の値である) は、以下の表 2 のとおりとなった。尚、 S の値を 2250 mm^2 としたときのアノード電極ユニット 21 とゲート電極 13 とによって形成されるコンデンサ (C) の値を 15 pF とし、 V_A を 7 キロボルトとしてシミュレーションを行ったときの、異常放電に起因してアノード電極ユニット 21 に蓄えられるエネルギーの積算値を、更に、以下の表 2 に示す。

【0067】

[表 2]

アノード電極ユニット面積	異常放電時のエネルギーの積算値
9000 mm^2	$5.6 \times 10^{-3} \text{ (J)}$
3000 mm^2	$1.9 \times 10^{-3} \text{ (J)}$
2250 mm^2	$1.4 \times 10^{-3} \text{ (J)}$
450 mm^2	$2.8 \times 10^{-4} \text{ (J)}$

【0068】

アノード電極ユニット 21 の面積が 9000 mm^2 及び 3000 mm^2 では、異常放電時のエネルギーの積算値の値が Q_{Total} を越えている。一方、アノード電極ユニット 21 の面積が 2250 mm^2 以下では、異常放電時のエネルギーの積

算値の値が Q_{Total} を越えることはない。従って、アノード電極ユニット21と電界放出素子（具体的には、ゲート電極13あるいはカソード電極11）との間で生じた放電により蓄積されたエネルギーによって、アノード電極ユニット21が破損することはない。具体的には、異常放電に起因してアノード電極ユニット21が局所的に蒸発することはない。

【0069】

ところで、一般に、容量 c のコンデンサに蓄積されるエネルギーは、 $(1/2) c V^2$ で表される。コンデンサの対向電極の面積を S 、電極間の距離を d としたとき、コンデンサの容量 c は、 $\epsilon (S/d)$ で表される。従って、対向電極の面積が S 、アノード電極ユニット21と電界放出素子との間の距離が d のとき、以下の式を満足すれば、コンデンサの対向電極に相当するアノード電極ユニット21に損傷は生じないことになる。

【0070】

$$\epsilon (1/2) (S/d) V_A^2 \leq \epsilon (1/2) [2250/1] 7^2$$

【0071】

上式を変形すれば、

$$(V_A/7)^2 \times (S/d) \leq 2250$$

が得られる。

【0072】

（実施の形態2）

実施の形態2は、実施の形態1の変形である。実施の形態2のアノードパネルAPの模式的な平面図を図12に示し、図12の線A-Aに沿った模式的な一端面図を図13に示す。実施の形態2のアノードパネルAPにおいては、給電線22は、第2の抵抗部材26を介して直列に接続されたM個（但し、 $M \leq N$ であり、実施の形態2においては、 $M=N$ ）の給電線ユニット22Aから構成されている。1つの給電線ユニット22Aは1個のアノード電極ユニット21に接続されている。給電線ユニット22Aと給電線ユニット22Aの間には隙間25が設けられ、第2の抵抗部材26は、アノード電極ユニット21と給電線22との間を跨るように、隙間25の上に形成されている。尚、第2の抵抗部材26の抵

抗値 (r_2) は、約 5 キロ Ω である。この点を除き、実施の形態 2 のアノードパネル A P は実施の形態 1 のアノードパネル A P と同じ構造を有しているので、アノードパネル A P の詳細な説明は省略する。また、表示装置、カソードパネル C P も、実施の形態 1 の表示装置、カソードパネル C P と同じ構造を有しているので、詳細な説明は省略する。実施の形態 2 における給電線の構造を、後述する実施の形態 3 あるいは実施の形態 4 のアノードパネルに適用することができる。

【0073】

尚、第 1 の抵抗部材 24 を省略し、給電線ユニット 22 A を直接アノード電極ユニット 21 に接続する（即ち、アノード電極ユニット 21 と給電線ユニット 22 A を一体的に作製する）こともできる。

【0074】

（実施の形態 3）

実施の形態 3 も、実施の形態 1 の変形である。実施の形態 3 のアノードパネルの模式的な一部端面図の図 1 の線 A-A に沿ったと同じ一部端面図を図 14 の（A）に示し、図 1 の線 B-B に沿ったと同じ一部端面図を図 14 の（B）に示す。実施の形態 3 においては、蛍光体層 31 と基板 30 との間には、アノード電極制御回路 43 に接続されたストライプ状の ITO から成る透明電極 27 が形成されている。より具体的には、画素を構成する単位蛍光体層 31 の複数が、図 5 ～ 図 8 に示したように、直線状に配列されており、直線状に配列された複数の単位蛍光体層 31 の 1 列と基板 30 との間に、アノード電極制御回路 43 に接続されたストライプ状の 1 本の透明電極 27 が形成されている。この点を除き、実施の形態 3 のアノードパネル A P は実施の形態 1 のアノードパネル A P と同じ構造を有しているので、アノードパネル A P、カソードパネル C P、及び、表示装置の詳細な説明は省略する。尚、透明電極 27 は、抵抗体 R_0 を介してアノード電極制御回路 43 に接続されていてもよいし、場合によっては、直接、アノード電極制御回路 43 に接続されていてもよい。尚、実施の形態 3 における透明電極 27 を、実施の形態 2、あるいは、後述する実施の形態 4 あるいは実施の形態 5 のアノードパネルに適用することができる。

【0075】

このように、透明電極 27 を設けることによって、蛍光体層 31 の過剰な帯電を確実に防止することができ、過剰な帯電による蛍光体層 31 の劣化を抑制することができる。また、直線状に配列された単位蛍光体層 31 の列の総数 (n) とストライプ状の透明電極 27 の本数とを例えば一致させることで、表示装置の試作時の設計変更に対応可能となる。透明電極 27 の数を変更する場合には表示装置試作品の TAT が約 1 週間であったのに対して、アノード電極ユニット 21 の数 N のみの変更にあっては TAT は約 1.5 日で済ませることができた。

【0076】

(実施の形態 4)

実施の形態 4 も、実施の形態 1 の変形である。実施の形態 4 のアノードパネルの模式的な平面図を図 15 に示し、図 15 の線 A-A に沿った模式的な一部端面図を図 16 に示す。実施の形態 4 のアノードパネル AP にあっては、実施の形態 1 と異なり、アノード電極ユニット 21 間に抵抗体層 28 が形成されている。このように抵抗体層 28 を形成することによって、アノード電極ユニット 21 間の放電発生を効果的に防止することができる。また、隣接するアノード電極ユニット 21 に対向していないアノード電極ユニット 21 の縁部分は、抵抗体層 29 で被覆されている。これによって、アノード電極ユニット 21 の係る縁部分からの異常放電の発生を防止することができる。これらの点を除き、実施の形態 4 のアノードパネル AP は実施の形態 1 のアノードパネル AP と同じ構造を有しているので、アノードパネル AP 及び表示装置の詳細な説明は省略する。尚、実施の形態 4 における抵抗体層 28、29 を、実施の形態 2、実施の形態 3、あるいは、後述する実施の形態 5 のアノードパネルに適用することができる。

【0077】

(実施の形態 5)

実施の形態 5 は、本発明の第 2 の態様及び第 3 の態様に係る表示装置に関する。

【0078】

実施の形態 5 の表示装置の模式的な一部端面図は、図 3 に示したと同様である。また、カソードパネル CP の模式的な部分的斜視図は、図 4 と同様である。ア

ノード電極の模式的な平面図を図17に示す。尚、図17の線A-Aに沿ったアノードパネルAPの模式的な一部端面図は、図16と同様である。但し、図16の抵抗体層28を抵抗体層128に読み替えるものとする。

【0079】

実施の形態5のカソードパネルCP、表示装置の構成、表示装置の駆動方法は、実施の形態1のカソードパネルCP、表示装置、表示装置の駆動方法と同様とすることができるので、詳細な説明は省略する。

【0080】

アノードパネルAPは、基板30と、基板30上に形成され、所定のパターンを有する蛍光体層31（赤色発光蛍光体層31R、青色発光蛍光体層31B、緑色発光蛍光体層31G）と、その上に形成されたアノード電極20から構成されている。アノード電極20は、全体としては、矩形の有効領域（大きさ：70mm×110mm）を覆う形状を有し、例えばアルミニウム薄膜から構成されている。アノード電極120は、N個（但し、 $N \geq 2$ であり、実施の形態5においては200個）のアノード電極ユニット121から構成されている。そして、1つのアノード電極ユニット121がアノード電極制御回路43に、抵抗体 R_0 を介して接続されている。蛍光体層31等の配置は、図5～図8と同様とすることができる。

【0081】

アノード電極ユニット121の大きさは、アノード電極ユニット121と電界放出素子（より具体的には、ゲート電極13あるいはカソード電極11）との間で生じた放電により蓄積されたエネルギーによってアノード電極ユニット121が局所的に蒸発しない大きさである。具体的には、アノード電極ユニット121の外形形状は矩形であり、大きさを0.3mm×110mmとした。尚、図17においては、図面を簡素化するために、4つのアノード電極ユニット121を図示した。

【0082】

実施の形態5のアノードパネルAPにあっては、アノード電極ユニット121間に抵抗体層128が形成されている。即ち、アノード電極ユニット121は抵

抗体層 128 を介して直列に接続されている。

【0083】

そして、アノード電極制御回路 43 の出力電圧と冷陰極電界電子放出素子印加電圧（具体的には、カソード電極 11 に印加する電圧）との間の電位差を V_A （単位：キロボルト）、アノード電極ユニット 121 の間のギャップ長を L_g （単位： μm ）、抵抗体層 128 の抵抗値を r_0 （単位：キロオーム）、アノード電極ユニット 121 と冷陰極電界電子放出素子との放電に起因してアノード電極ユニット 121 内を流れる電流を I （単位：アンペア）としたとき、

$$V_A / L_g < 5 / 50 \text{ (kV} / \mu m \text{)}$$

を満足している。具体的には、アノード電極ユニット間のギャップ長 L_g を $50 \mu m$ とした。また、 r_0 の値は約 $1 \text{ k}\Omega$ であり、放電電流 I の値は最大で約 23 kA である。

【0084】

ギャップ長 L_g を上記のとおり $50 \mu m$ とした表示装置において、アノード電極制御回路出力電圧と冷陰極電界電子放出素子印加電圧（具体的には、カソード電極 11 に印加される電圧）との間の電位差 V_A を 2 kV 、 3 kV 、 4 kV 、 5 kV 、 6 kV として表示装置の動作試験を行ったところ、電位差 V_A が 5 kV 以上では、アノード電極ユニット 21 の間で 100% の確率で放電が発生した。電位差 V_A が 5 kV 未満では、アノード電極ユニット 21 の間で放電が殆ど発生することはなかった。

【0085】

また、実施の形態 5 の表示装置においては、アノード電極ユニット 121 と冷陰極電界電子放出素子との間の距離を d （単位： mm ）、アノード電極ユニット 121 の面積を S （単位： mm^2 ）としたとき、

$$(V_A / 7)^2 \times (S / d) \leq 2250$$

更には、

$$(V_A / 7)^2 \times (S / d) \leq 450$$

を満足している。具体的には、 d の値は 1.0 mm であり、 S の値は 33 mm^2 である。

【0086】

実施の形態1にて説明したように、異常放電時にアノード電極ユニット121に蓄えられるエネルギーの積算値が総計エネルギー Q_{Total} の値を越えなければ、アノード電極ユニット121が局所的に蒸発しない。

【0087】

アノード電極ユニット121とゲート電極13との間で異常放電が発生したときの等価回路を図18に示す。尚、図18においては、3つのアノード電極ユニットを図示した。アノード電極ユニット121とゲート電極13との間の異常放電によって電流 i が流れるが、このときのアノード電極ユニット121とゲート電極13との仮想抵抗値(r)を 0.2Ω と仮定した。また、 S の値を 9000mm^2 (アノード電極ユニット数 $N=1$)、 3000mm^2 (アノード電極ユニット数 $N=3$)、 2250mm^2 (アノード電極ユニット数 $N=4$)、 450mm^2 (アノード電極ユニット数 $N=20$)としたときのアノード電極ユニット121とゲート電極13とによって形成されるコンデンサ(C)の値を、それぞれ、 60pF 、 20pF 、 15pF 、 3pF とした。更には、 V_A を7キロボルトとした。 S の値を 9000mm^2 、 3000mm^2 、 2250mm^2 、 450mm^2 としたときの異常放電時のエネルギーの積算値をシミュレーションにて求めた。その結果を、以下の表3に示す。

【0088】

[表3]

アノード電極ユニット面積	異常放電時のエネルギーの積算値
9000mm^2	$5.6 \times 10^{-3} \text{ (J)}$
3000mm^2	$1.9 \times 10^{-3} \text{ (J)}$
2250mm^2	$1.4 \times 10^{-3} \text{ (J)}$
450mm^2	$2.8 \times 10^{-4} \text{ (J)}$

【0089】

アノード電極ユニット121の面積が 9000mm^2 及び 3000mm^2 では、異常放電時のエネルギーの積算値の値が Q_{Total} を越えている。一方、アノード電極ユニット121の面積が 2250mm^2 以下では、異常放電時のエネルギー

の積算値の値が Q_{Total} を越えることはない。従って、アノード電極ユニット121と電界放出素子（具体的には、ゲート電極13あるいはカソード電極11）との間で生じた放電により蓄積されたエネルギーによって、アノード電極ユニット121が破損することはない。具体的には、異常放電に起因してアノード電極ユニット21が局所的に蒸発することはない。尚、 r_1 が約30キロ Ω 、 r_0 が約1キロ Ω の場合、異常放電が発生してから0.1ナノ秒までのエネルギーの積算値は、表2及び表3に示したように、同じ結果となった。

【0090】

また、アノード電極120の面積を9000 mm^2 、アノード電極ユニット121の数 $N=20$ （アノード電極ユニット121の面積 $S=450\text{mm}^2$ ）の場合であって、抵抗体層128の抵抗値 r_0 を変えたときの隣接するアノード電極ユニット間の電位差をシミュレーションした結果を図19に示す。図19中、曲線A、B、Cは、それぞれ、 $r_0=1\text{k}\Omega$ 、200 Ω 、20 Ω の結果である。図19から、抵抗体層128の抵抗値 r_0 が小さくなる程、隣接するアノード電極ユニット間の電位差が小さくなることが判る。このシミュレーション結果からは、抵抗体層128の抵抗値 r_0 は200 Ω 以下であることが好ましいと云える。

【0091】

（各種の電界放出素子に関して）

以下、各種の電界放出素子及びその製造方法を説明する。

【0092】

実施の形態においては、電界放出素子として、スピント型（円錐形の電子放出部が、第2開口部の底部に位置するカソード電極上に設けられた電界放出素子）を説明したが、その他、例えば、扁平型（略平面状の電子放出部が、第2開口部の底部に位置するカソード電極上に設けられた電界放出素子）とすることもできる。尚、これらの電界放出素子を、第1の構造を有する電界放出素子と呼ぶ。

【0093】

あるいは又、

（イ）支持体上に設けられた、第1の方向に延びるストライプ状のカソード電極と、

(ロ) 支持体及びカソード電極上に形成された絶縁層と、

(ハ) 絶縁層上に設けられ、第1の方向とは異なる第2の方向に延びるストライプ状のゲート電極と、

(ニ) ゲート電極に設けられた第1開口部、及び、絶縁層に設けられ、第1開口部と連通した第2開口部、
から成り、

第2開口部の底部に露出したカソード電極の部分が電子放出部に相当し、かかる第2開口部の底部に露出したカソード電極の部分から電子を放出する構造を有する電界放出素子とすることもできる。このような構造を有する電界放出素子として、平坦なカソード電極の表面から電子を放出する平面型電界放出素子を挙げることができる。尚、この電界放出素子を第2の構造を有する電界放出素子と呼ぶ。

【0094】

スピント型電界放出素子にあつては、電子放出部を構成する材料として、タングステン、タングステン合金、モリブデン、モリブデン合金、チタン、チタン合金、ニオブ、ニオブ合金、タンタル、タンタル合金、クロム、クロム合金、及び、不純物を含有するシリコン（ポリシリコンやアモルファスシリコン）から成る群から選択された少なくとも1種類の材料を挙げることができる。スピント型電界放出素子の電子放出部は、例えば、真空蒸着法やスパッタリング法、CVD法によって形成することができる。

【0095】

扁平型電界放出素子にあつては、電子放出部を構成する材料として、カソード電極を構成する材料よりも仕事関数 Φ の小さい材料から構成することが好ましく、どのような材料を選択するかは、カソード電極を構成する材料の仕事関数、ゲート電極とカソード電極との間の電位差、要求される放出電子電流密度の大きさ等に基づいて決定すればよい。電界放出素子におけるカソード電極を構成する代表的な材料として、タングステン ($\Phi = 4.55 \text{ eV}$)、ニオブ ($\Phi = 4.02 \sim 4.87 \text{ eV}$)、モリブデン ($\Phi = 4.53 \sim 4.95 \text{ eV}$)、アルミニウム ($\Phi = 4.28 \text{ eV}$)、銅 ($\Phi = 4.6 \text{ eV}$)、タンタル ($\Phi = 4.3 \text{ eV}$)、

クロム ($\Phi = 4.5 \text{ eV}$)、シリコン ($\Phi = 4.9 \text{ eV}$) を例示することができる。電子放出部は、これらの材料よりも小さな仕事関数 Φ を有していることが好ましく、その値は概ね 3 eV 以下であることが好ましい。かかる材料として、炭素 ($\Phi < 1 \text{ eV}$)、セシウム ($\Phi = 2.14 \text{ eV}$)、 LaB_6 ($\Phi = 2.66 \sim 2.76 \text{ eV}$)、 BaO ($\Phi = 1.6 \sim 2.7 \text{ eV}$)、 SrO ($\Phi = 1.25 \sim 1.6 \text{ eV}$)、 Y_2O_3 ($\Phi = 2.0 \text{ eV}$)、 CaO ($\Phi = 1.6 \sim 1.86 \text{ eV}$)、 BaS ($\Phi = 2.05 \text{ eV}$)、 TiN ($\Phi = 2.92 \text{ eV}$)、 ZrN ($\Phi = 2.92 \text{ eV}$) を例示することができる。仕事関数 Φ が 2 eV 以下である材料から電子放出部を構成することが、一層好ましい。尚、電子放出部を構成する材料は、必ずしも導電性を備えている必要はない。

【0096】

あるいは又、扁平型電界放出素子において、電子放出部を構成する材料として、かかる材料の2次電子利得 δ がカソード電極を構成する導電性材料の2次電子利得 δ よりも大きくなるような材料から適宜選択してもよい。即ち、銀 (Ag)、アルミニウム (Al)、金 (Au)、コバルト (Co)、銅 (Cu)、モリブデン (Mo)、ニオブ (Nb)、ニッケル (Ni)、白金 (Pt)、タンタル (Ta)、タングステン (W)、ジルコニウム (Zr) 等の金属；シリコン (Si)、ゲルマニウム (Ge) 等の半導体；炭素やダイヤモンド等の無機単体；及び酸化アルミニウム (Al_2O_3)、酸化バリウム (BaO)、酸化ベリリウム (BeO)、酸化カルシウム (CaO)、酸化マグネシウム (MgO)、酸化錫 (SnO_2)、フッ化バリウム (BaF_2)、フッ化カルシウム (CaF_2) 等の化合物の中から、適宜選択することができる。尚、電子放出部を構成する材料は、必ずしも導電性を備えている必要はない。

【0097】

扁平型電界放出素子にあっては、特に好ましい電子放出部の構成材料として、炭素、より具体的にはダイヤモンドやグラファイト、カーボン・ナノチューブ構造体を挙げることができる。電子放出部をこれらから構成する場合、 $5 \times 10^7 \text{ V/m}$ 以下の電界強度にて、表示装置に必要な放出電子電流密度を得ることができる。また、ダイヤモンドは電気抵抗体であるため、各電子放出部から得られる

放出電子電流を均一化することができ、よって、表示装置に組み込まれた場合の輝度ばらつきの抑制が可能となる。更に、これらの材料は、表示装置内の残留ガスのイオンによるスパッタ作用に対して極めて高い耐性を有するので、電界放出素子の長寿命化を図ることができる。

【 0 0 9 8 】

カーボン・ナノチューブ構造体として、具体的には、カーボン・ナノチューブ及び／又はカーボン・ナノファイバーを挙げることができる。より具体的には、カーボン・ナノチューブから電子放出部を構成してもよいし、カーボン・ナノファイバーから電子放出部を構成してもよいし、カーボン・ナノチューブとカーボン・ナノファイバーの混合物から電子放出部を構成してもよい。カーボン・ナノチューブやカーボン・ナノファイバーは、巨視的には、粉末状であってもよいし、薄膜状であってもよいし、場合によっては、カーボン・ナノチューブ構造体は円錐状の形状を有していてもよい。カーボン・ナノチューブやカーボン・ナノファイバーは、周知のアーク放電法やレーザアブレーション法といったPVD法、プラズマCVD法やレーザCVD法、熱CVD法、気相合成法、気相成長法といった各種のCVD法によって製造、形成することができる。

【 0 0 9 9 】

扁平型電界放出素子を、バインダー材料にカーボン・ナノチューブ構造体を分散させたものをカソード電極の所望の領域に例えば塗布した後、バインダー材料の焼成あるいは硬化を行う方法（より具体的には、エポキシ系樹脂やアクリル系樹脂等の有機系バインダー材料や銀ペースト、水ガラス等の無機系バインダー材料にカーボン・ナノチューブ構造体を分散したものを、カソード電極の所望の領域に例えば塗布した後、溶媒の除去、バインダー材料の焼成・硬化を行う方法）によって製造することもできる。尚、このような方法を、カーボン・ナノチューブ構造体の第1の形成方法と呼ぶ。塗布方法として、スクリーン印刷法を例示することができる。

【 0 1 0 0 】

あるいは又、扁平型電界放出素子を、カーボン・ナノチューブ構造体が分散された金属化合物溶液をカソード電極上に塗布した後、金属化合物を焼成する方法

によって製造することもでき、これによって、金属化合物に由来した金属原子を含むマトリックスにてカーボン・ナノチューブ構造体がカソード電極表面に固定される。尚、このような方法を、カーボン・ナノチューブ構造体の第2の形成方法と呼ぶ。マトリックスは、導電性を有する金属酸化物から成ることが好ましく、より具体的には、酸化錫、酸化インジウム、酸化インジウム-錫、酸化亜鉛、酸化アンチモン、又は、酸化アンチモン-錫から構成することが好ましい。焼成後、各カーボン・ナノチューブ構造体の一部分がマトリックスに埋め込まれている状態を得ることもできるし、各カーボン・ナノチューブ構造体の全体がマトリックスに埋め込まれている状態を得ることもできる。マトリックスの体積抵抗率は、 $1 \times 10^{-9} \Omega \cdot m$ 乃至 $5 \times 10^{-6} \Omega \cdot m$ であることが望ましい。

【0101】

金属化合物溶液を構成する金属化合物として、例えば、有機金属化合物、有機酸金属化合物、又は、金属塩（例えば、塩化物、硝酸塩、酢酸塩）を挙げることができる。有機酸金属化合物溶液として、有機錫化合物、有機インジウム化合物、有機亜鉛化合物、有機アンチモン化合物を酸（例えば、塩酸、硝酸、あるいは硫酸）に溶解し、これを有機溶媒（例えば、トルエン、酢酸ブチル、イソプロピルアルコール）で希釈したものを挙げることができる。また、有機金属化合物溶液として、有機錫化合物、有機インジウム化合物、有機亜鉛化合物、有機アンチモン化合物を有機溶媒（例えば、トルエン、酢酸ブチル、イソプロピルアルコール）に溶解したものを例示することができる。溶液を100重量部としたとき、カーボン・ナノチューブ構造体が0.001～20重量部、金属化合物が0.1～10重量部、含まれた組成とすることが好ましい。溶液には、分散剤や界面活性剤が含まれていてもよい。また、マトリックスの厚さを増加させるといった観点から、金属化合物溶液に、例えばカーボンブラック等の添加物を添加してもよい。また、場合によっては、有機溶媒の代わりに水を溶媒として用いることもできる。

【0102】

カーボン・ナノチューブ構造体が分散された金属化合物溶液をカソード電極上に塗布する方法として、スプレー法、スピncerコーティング法、ディッピング法、

ダイクォーター法、スクリーン印刷法を例示することができるが、中でもスプレー法を採用することが塗布の容易性といった観点から好ましい。

【0103】

カーボン・ナノチューブ構造体が分散された金属化合物溶液をカソード電極上に塗布した後、金属化合物溶液を乾燥させて金属化合物層を形成し、次いで、カソード電極上の金属化合物層の不要部分を除去した後、金属化合物を焼成してもよいし、金属化合物を焼成した後、カソード電極上の不要部分を除去してもよいし、カソード電極の所望の領域上にのみ金属化合物溶液を塗布してもよい。

【0104】

金属化合物の焼成温度は、例えば、金属塩が酸化されて導電性を有する金属酸化物となるような温度、あるいは又、有機金属化合物や有機酸金属化合物が分解して、有機金属化合物や有機酸金属化合物に由来した金属原子を含むマトリックス（例えば、導電性を有する金属酸化物）が形成できる温度であればよく、例えば、300℃以上とすることが好ましい。焼成温度の上限は、電界放出素子あるいはカソードパネルの構成要素に熱的な損傷等が発生しない温度とすればよい。

【0105】

カーボン・ナノチューブ構造体の第1の形成方法あるいは第2の形成方法にあっては、電子放出部の形成後、電子放出部の表面の一種の活性化処理（洗浄処理）を行うことが、電子放出部からの電子の放出効率の一層の向上といった観点から好ましい。このような処理として、水素ガス、アンモニアガス、ヘリウムガス、アルゴンガス、ネオンガス、メタンガス、エチレンガス、アセチレンガス、窒素ガス等のガス雰囲気中でのプラズマ処理を挙げることができる。

【0106】

カーボン・ナノチューブ構造体の第1の形成方法あるいは第2の形成方法にあっては、電子放出部は、第2開口部の底部に位置するカソード電極の部分の表面に形成されていればよく、第2開口部の底部に位置するカソード電極の部分から第2開口部の底部以外のカソード電極の部分の表面に延在するように形成されていてもよい。また、電子放出部は、第2開口部の底部に位置するカソード電極の

部分の表面の全面に形成されていても、部分的に形成されていてもよい。

【0107】

第1の構造あるいは第2の構造を有する電界放出素子においては、電界放出素子の構造に依存するが、ゲート電極及び絶縁層に設けられた1つの第1開口部及び第2開口部内に1つの電子放出部が存在してもよいし、ゲート電極及び絶縁層に設けられた1つの第1開口部及び第2開口部内に複数の電子放出部が存在してもよいし、ゲート電極に複数の第1開口部を設け、かかる第1開口部と連通する1つの第2開口部を絶縁層に設け、絶縁層に設けられた1つの第2開口部内に1又は複数の電子放出部が存在してもよい。

【0108】

第1開口部あるいは第2開口部の平面形状（支持体表面と平行な仮想平面で開口部を切断したときの形状）は、円形、楕円形、矩形、多角形、丸みを帯びた矩形、丸みを帯びた多角形等、任意の形状とすることができる。第1開口部の形成は、例えば、等方性エッチング、異方性エッチングと等方性エッチングの組合せによって行うことができ、あるいは又、ゲート電極の形成方法に依っては、第1開口部を直接形成することもできる。第2開口部の形成も、例えば、等方性エッチング、異方性エッチングと等方性エッチングの組合せによって行うことができる。

【0109】

第1の構造を有する電界放出素子において、カソード電極と電子放出部との間に抵抗体層を設けてもよい。あるいは又、カソード電極の表面が電子放出部に相当している場合（即ち、第2の構造を有する電界放出素子においては）、カソード電極を導電材料層、抵抗体層、電子放出部に相当する電子放出層の3層構成としてもよい。抵抗体層を設けることによって、電界放出素子の動作安定化、電子放出特性の均一化を図ることができる。抵抗体層を構成する材料として、シリコンカーバイド（SiC）やSiCNといったカーボン系材料、SiN、アモルファスシリコン等の半導体材料、酸化ルテニウム（RuO₂）、酸化タンタル、窒化タンタル等の高融点金属酸化物を例示することができる。抵抗体層の形成方法として、スパッタリング法や、CVD法やスクリーン印刷法を例示することがで

きる。抵抗値は、概ね $1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^7 \Omega$ 、好ましくは数 $M\Omega$ とすればよい。

【0110】

[スピント型電界放出素子]

スピント型電界放出素子は、

(イ) 支持体 10 上に設けられ、第 1 の方向に延びるストライプ状のカソード電極 11 と、

(ロ) 支持体 10 及びカソード電極 11 上に形成された絶縁層 12 と、

(ハ) 絶縁層 12 上に設けられ、第 1 の方向とは異なる第 2 の方向に延びるストライプ状のゲート電極 13 と、

(ニ) ゲート電極 13 に設けられた第 1 開口部 14 A、及び、絶縁層 12 に設けられ、第 1 開口部 14 A と連通した第 2 開口部 14 B と、

(ホ) 第 2 開口部 14 B の底部に位置するカソード電極 11 上に設けられた電子放出部 15、
から成り、

第 2 開口部 14 B の底部に露出した円錐形の電子放出部 15 から電子が放出される構造を有する。

【0111】

以下、スピント型電界放出素子の製造方法を、カソードパネルを構成する支持体 10 等の模式的な一部端面図である図 20 の (A)、(B) 及び図 21 の (A)、(B) を参照して説明する。

【0112】

尚、このスピント型電界放出素子は、基本的には、円錐形の電子放出部 15 を金属材料の垂直蒸着により形成する方法によって得ることができる。即ち、ゲート電極 13 に設けられた第 1 開口部 14 A に対して蒸着粒子は垂直に入射するが、第 1 開口部 14 A の開口端付近に形成されるオーバーハング状の堆積物による遮蔽効果を利用して、第 2 開口部 14 B の底部に到達する蒸着粒子の量を漸減させ、円錐形の堆積物である電子放出部 15 を自己整合的に形成する。ここでは、不要なオーバーハング状の堆積物の除去を容易とするために、ゲート電極 13 及

び絶縁層 12 上に剥離層 16 を予め形成しておく方法について説明する。尚、電界放出素子の製造方法を説明するための図面においては、1 つの電子放出部のみを図示した。

【0113】

〔工程-A0〕

先ず、例えばガラス基板から成る支持体 10 の上に、例えばポリシリコンから成るカソード電極用導電材料層をプラズマ CVD 法にて成膜した後、リソグラフィ技術及びドライエッチング技術に基づきカソード電極用導電材料層をパターンニングして、ストライプ状のカソード電極 11 を形成する。その後、全面に SiO_2 から成る絶縁層 12 を CVD 法にて形成する。

【0114】

〔工程-A1〕

次に、絶縁層 12 上に、ゲート電極用導電材料層（例えば、 TiN 層）をスパッタ法にて成膜し、次いで、ゲート電極用導電材料層をリソグラフィ技術及びドライエッチング技術にてパターンニングすることによって、ストライプ状のゲート電極 13 を得ることができる。ストライプ状のカソード電極 11 は、図面の紙面左右方向に延び、ストライプ状のゲート電極 13 は、図面の紙面垂直方向に延びている。

【0115】

尚、ゲート電極 13 を、真空蒸着法等の PVD 法、CVD 法、電気メッキ法や無電解メッキ法といったメッキ法、スクリーン印刷法、レーザーアブレーション法、ソルゲル法、リフトオフ法等の公知の薄膜形成と、必要に応じてエッチング技術との組合せによって形成してもよい。スクリーン印刷法やメッキ法によれば、直接、例えばストライプ状のゲート電極を形成することが可能である。

【0116】

〔工程-A2〕

その後、再びレジスト層を形成し、エッチングによってゲート電極 13 に第 1 開口部 14 A を形成し、更に、絶縁層に第 2 開口部 14 B を形成し、第 2 開口部 14 B の底部にカソード電極 11 を露出させた後、レジスト層を除去する。こう

して、図20の(A)に示す構造を得ることができる。

【0117】

[工程-A3]

次に、支持体10を回転させながらゲート電極13上を含む絶縁層12上にニッケル(Ni)を斜め蒸着することにより、剥離層16を形成する(図20の(B)参照)。このとき、支持体10の法線に対する蒸着粒子の入射角を十分に大きく選択することにより(例えば、入射角65度~85度)、第2開口部14Bの底部にニッケルを殆ど堆積させることなく、ゲート電極13及び絶縁層12の上に剥離層16を形成することができる。剥離層16は、第1開口部14Aの開口端から底状に張り出しており、これによって第1開口部14Aが実質的に縮径される。

【0118】

[工程-A4]

次に、全面に例えば導電材料としてモリブデン(Mo)を垂直蒸着する(入射角3度~10度)。このとき、図21の(A)に示すように、剥離層16上でオーバーハング形状を有する導電材料層17が成長するに伴い、第1開口部14Aの実質的な直径が次第に縮小されるので、第2開口部14Bの底部において堆積に寄与する蒸着粒子は、次第に第1開口部14Aの中央付近を通過するものに限られるようになる。その結果、第2開口部14Bの底部には円錐形の堆積物が形成され、この円錐形の堆積物が電子放出部15となる。

【0119】

[工程-A5]

その後、図21の(B)に示すように、リフトオフ法にて剥離層16をゲート電極13及び絶縁層12の表面から剥離し、ゲート電極13及び絶縁層12の上方の導電材料層17を選択的に除去する。こうして、複数のスピント型電界放出素子が形成されたカソードパネルを得ることができる。

【0120】

[扁平型電界放出素子(その1)]

扁平型電界放出素子は、

(イ) 支持体 10 上に設けられ、第 1 の方向に延びるカソード電極 11 と、
(ロ) 支持体 10 及びカソード電極 11 上に形成された絶縁層 12 と、
(ハ) 絶縁層 12 上に設けられ、第 1 の方向とは異なる第 2 の方向に延びるゲート電極 13 と、

(ニ) ゲート電極 13 に設けられた第 1 開口部 14 A、及び、絶縁層 12 に設けられ、第 1 開口部 14 A と連通した第 2 開口部 14 B と、

(ホ) 第 2 開口部 14 B の底部に位置するカソード電極 11 上に設けられた扁平状の電子放出部 15 A、
から成り、

第 2 開口部 14 B の底部に露出した電子放出部 15 A から電子が放出される構造を有する。

【0121】

電子放出部 15 A は、マトリックス 18、及び、先端部が突出した状態でマトリックス 18 中に埋め込まれたカーボン・ナノチューブ構造体（具体的には、カーボン・ナノチューブ 19）から成り、マトリックス 18 は、導電性を有する金属酸化物（具体的には、酸化インジウム－錫、ITO）から成る。

【0122】

以下、電界放出素子の製造方法を、図 22 の (A)、(B) 及び図 23 の (A)、(B) を参照して説明する。

【0123】

【工程－B0】

先ず、例えばガラス基板から成る支持体 10 上に、例えばスパッタリング法及びエッチング技術により形成された厚さ約 $0.2 \mu\text{m}$ のクロム (Cr) 層から成るストライプ状のカソード電極 11 を形成する。

【0124】

【工程－B1】

次に、カーボン・ナノチューブ構造体が分散された有機酸金属化合物から成る金属化合物溶液をカソード電極 11 上に、例えばスプレー法にて塗布する。具体的には、以下の表 4 に例示する金属化合物溶液を用いる。尚、金属化合物溶液中

にあっては、有機錫化合物及び有機インジウム化合物は酸（例えば、塩酸、硝酸、あるいは硫酸）に溶解された状態にある。カーボン・ナノチューブはアーク放電法にて製造され、平均直径 30 nm、平均長さ 1 μ m である。塗布に際しては、支持体 10 を 70 ~ 150 °C に加熱しておく。塗布雰囲気は大気雰囲気とする。塗布後、5 ~ 30 分間、支持体 10 を加熱し、酢酸ブチルを十分に蒸発させる。このように、塗布時、支持体 10 を加熱することによって、カソード電極 11 の表面に対してカーボン・ナノチューブが水平に近づく方向にセルフレベリングする前に塗布溶液の乾燥が始まる結果、カーボン・ナノチューブが水平にはならない状態でカソード電極 11 の表面にカーボン・ナノチューブを配置することができる。即ち、カーボン・ナノチューブの先端部がアノード電極の方向を向くような状態、言い換えれば、カーボン・ナノチューブを、支持体 10 の法線方向に近づく方向に配向させることができる。尚、予め、表 4 に示す組成の金属化合物溶液を調製しておいてもよいし、カーボン・ナノチューブを添加していない金属化合物溶液を調製しておき、塗布前に、カーボン・ナノチューブと金属化合物溶液とを混合してもよい。また、カーボン・ナノチューブの分散性向上のため、金属化合物溶液の調製時、超音波を照射してもよい。

【0125】

[表 4]

有機錫化合物及び有機インジウム化合物	: 0.1 ~ 10 重量部
分散剤（ドデシル硫酸ナトリウム）	: 0.1 ~ 5 重量部
カーボン・ナノチューブ	: 0.1 ~ 20 重量部
酢酸ブチル	: 残余

【0126】

尚、有機酸金属化合物溶液として、有機錫化合物を酸に溶解したものを用いれば、マトリックスとして酸化錫が得られ、有機インジウム化合物を酸に溶解したものを用いれば、マトリックスとして酸化インジウムが得られ、有機亜鉛化合物を酸に溶解したものを用いれば、マトリックスとして酸化亜鉛が得られ、有機アンチモン化合物を酸に溶解したものを用いれば、マトリックスとして酸化アンチモンが得られ、有機アンチモン化合物及び有機錫化合物を酸に溶解したものを用い

れば、マトリックスとして酸化アンチモン-錫が得られる。また、有機金属化合物溶液として、有機錫化合物を用いれば、マトリックスとして酸化錫が得られ、有機インジウム化合物を用いれば、マトリックスとして酸化インジウムが得られ、有機亜鉛化合物を用いれば、マトリックスとして酸化亜鉛が得られ、有機アンチモン化合物を用いれば、マトリックスとして酸化アンチモンが得られ、有機アンチモン化合物及び有機錫化合物を用いれば、マトリックスとして酸化アンチモン-錫が得られる。あるいは又、金属の塩化物の溶液（例えば、塩化錫、塩化インジウム）を用いてもよい。

【0127】

場合によっては、金属化合物溶液を乾燥した後の金属化合物層の表面に著しい凹凸が形成されている場合がある。このような場合には、金属化合物層の上に、支持体を加熱することなく、再び、金属化合物溶液を塗布することが望ましい。

【0128】

〔工程-B2〕

その後、有機酸金属化合物から成る金属化合物を焼成することによって、有機酸金属化合物に由来した金属原子（具体的には、 I_n 及び S_n ）を含むマトリックス（具体的には、金属酸化物であり、より一層具体的にはITO）18にてカーボン・ナノチューブ19がカソード電極11の表面に固定された電子放出部15Aを得る。焼成を、大気雰囲気中で、 350°C 、20分の条件にて行う。こうして、得られたマトリックス18の体積抵抗率は、 $5 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$ であった。有機酸金属化合物を出発物質として用いることにより、焼成温度 350°C といった低温においても、ITOから成るマトリックス18を形成することができる。尚、有機酸金属化合物溶液の代わりに、有機金属化合物溶液を用いてもよいし、金属の塩化物の溶液（例えば、塩化錫、塩化インジウム）を用いた場合、焼成によって塩化錫、塩化インジウムが酸化されつつ、ITOから成るマトリックス18が形成される。

【0129】

〔工程-B3〕

次いで、全面にレジスト層を形成し、カソード電極11の所望の領域の上方に

、例えば直径 $10\ \mu\text{m}$ の円形のレジスト層を残す。そして、 $10\sim 60^\circ\text{C}$ の塩酸を用いて、 $1\sim 30$ 分間、マトリックス 18 をエッチングして、電子放出部の不要部分を除去する。更に、所望の領域以外にカーボン・ナノチューブが未だ存在する場合には、以下の表 5 に例示する条件の酸素プラズマエッチング処理によってカーボン・ナノチューブをエッチングする。尚、バイアスパワーは 0W でもよいが、即ち、直流としてもよいが、バイアスパワーを加えることが望ましい。また、支持体を、例えば 80°C 程度に加熱してもよい。

【0130】

[表 5]

使用装置	: R I E 装置
導入ガス	: 酸素を含むガス
プラズマ励起パワー	: 500W
バイアスパワー	: $0\sim 150\text{W}$
処理時間	: 10 秒以上

【0131】

あるいは又、表 6 に例示する条件のウェットエッチング処理によってカーボン・ナノチューブをエッチングしてもよい。

【0132】

[表 6]

使用溶液	: KMnO_4
温度	: $20\sim 120^\circ\text{C}$
処理時間	: 10 秒 ~ 20 分

【0133】

その後、レジスト層を除去することによって、図 22 の (A) に示す構造を得ることができる。尚、直径 $10\ \mu\text{m}$ の円形の電子放出部 15 A を残すことに限定されない。例えば、電子放出部 15 A をカソード電極 11 上に残してもよい。

【0134】

尚、[工程-B1]、[工程-B3]、[工程-B2] の順に実行してもよい。

【0135】

〔工程-B4〕

次に、電子放出部15A、支持体10及びカソード電極11上に絶縁層12を形成する。具体的には、例えばTEOS（テトラエトキシシラン）を原料ガスとして使用するCVD法により、全面に、厚さ約1 μ mの絶縁層12を形成する。

【0136】

〔工程-B5〕

その後、絶縁層12上にストライプ状のゲート電極13を形成し、更に、絶縁層12及びゲート電極13上にマスク層118を設けた後、ゲート電極13に第1の開口部14Aを形成し、更に、ゲート電極13に形成された第1の開口部14Aに連通する第2の開口部14Bを絶縁層12に形成する（図22の（B）参照）。尚、マトリックス18を金属酸化物、例えばITOから構成する場合、絶縁層12をエッチングするとき、マトリックス18がエッチングされることはない。即ち、絶縁層12とマトリックス18とのエッチング選択比はほぼ無限大である。従って、絶縁層12のエッチングによってカーボン・ナノチューブ19に損傷が発生することはない。

【0137】

〔工程-B6〕

次いで、以下の表7に例示する条件にて、マトリックス18の一部を除去し、マトリックス18から先端部が突出した状態のカーボン・ナノチューブ19を得ることが好ましい。こうして、図23の（A）に示す構造の電子放出部15Aを得ることができる。

【0138】

〔表7〕

エッチング溶液：塩酸

エッチング時間：10秒～30秒

エッチング温度：10～60℃

【0139】

マトリックス18のエッチングによって一部あるいは全てのカーボン・ナノチ

ューブ19の表面状態が変化し（例えば、その表面に酸素原子や酸素分子、フッ素原子が吸着し）、電界放出に関して不活性となっている場合がある。それ故、その後、電子放出部15Aに対して水素ガス雰囲気中でのプラズマ処理を行うことが好ましく、これによって、電子放出部15Aが活性化し、電子放出部15Aからの電子の放出効率の一層の向上させることができる。プラズマ処理の条件を、以下の表8に例示する。

【0140】

[表8]

使用ガス : $H_2 = 100 \text{ sccm}$
 電源パワー : 1000W
 支持体印加電力 : 50V
 反応圧力 : 0.1Pa
 支持体温度 : 300°C

【0141】

その後、カーボン・ナノチューブ19からガスを放出させるために、加熱処理や各種のプラズマ処理を施してもよいし、カーボン・ナノチューブ19の表面に意図的に吸着物を吸着させるために吸着させたい物質を含むガスにカーボン・ナノチューブ19を晒してもよい。また、カーボン・ナノチューブ19を精製するために、酸素プラズマ処理やフッ素プラズマ処理を行ってもよい。

【0142】

[工程-B7]

その後、絶縁層12に設けられた第2の開口部14Bの側壁面を等方的なエッチングによって後退させることが、ゲート電極13の開口端部を露出させるといった観点から、好ましい。尚、等方的なエッチングは、ケミカルドライエッチングのようにラジカルを主エッチング種として利用するドライエッチング、あるいはエッチング液を利用するウェットエッチングにより行うことができる。エッチング液としては、例えば49%フッ酸水溶液と純水の1:100（容積比）混合液を用いることができる。次いで、マスク層118を除去する。こうして、図23の（B）に示す電界放出素子を完成することができる。

【 0 1 4 3 】

尚、【工程－B 5】の後、【工程－B 7】、【工程－B 6】の順に実行してもよい。

【 0 1 4 4 】

〔扁平型電界放出素子（その 2）〕

扁平型電界放出素子の模式的な一部断面図を、図 2 4 の（A）に示す。この扁平型電界放出素子は、例えばガラスから成る支持体 1 0 上に形成されたカソード電極 1 1、支持体 1 0 及びカソード電極 1 1 上に形成された絶縁層 1 2、絶縁層 1 2 上に形成されたゲート電極 1 3、ゲート電極 1 3 及び絶縁層 1 2 を貫通する開口部 1 4（ゲート電極 1 3 に設けられた第 1 開口部、及び、絶縁層 1 2 に設けられ、第 1 開口部と連通した第 2 開口部）、並びに、開口部 1 4 の底部に位置するカソード電極 1 1 の部分の上に設けられた扁平の電子放出部（電子放出層 1 5 B）から成る。ここで、電子放出層 1 5 B は、図面の紙面垂直方向に延びたストライプ状のカソード電極 1 1 上に形成されている。また、ゲート電極 1 3 は、図面の紙面左右方向に延びている。カソード電極 1 1 及びゲート電極 1 3 はクロムから成る。電子放出層 1 5 B は、具体的には、グラファイト粉末から成る薄層から構成されている。図 2 4 の（A）に示した扁平型電界放出素子においては、カソード電極 1 1 の表面の全域に亘って、電子放出層 1 5 B が形成されているが、このような構造に限定するものではなく、要は、少なくとも開口部 1 4 の底部に電子放出層 1 5 B が設けられていればよい。

【 0 1 4 5 】

〔平面型電界放出素子〕

平面型電界放出素子の模式的な一部断面図を、図 2 4 の（B）に示す。この平面型電界放出素子は、例えばガラスから成る支持体 1 0 上に形成されたストライプ状のカソード電極 1 1、支持体 1 0 及びカソード電極 1 1 上に形成された絶縁層 1 2、絶縁層 1 2 上に形成されたストライプ状のゲート電極 1 3、並びに、ゲート電極 1 3 及び絶縁層 1 2 を貫通する第 1 開口部及び第 2 開口部（開口部 1 4）から成る。開口部 1 4 の底部にはカソード電極 1 1 が露出している。カソード電極 1 1 は、図面の紙面垂直方向に延び、ゲート電極 1 3 は、図面の紙面左右方

向に延びている。カソード電極11及びゲート電極13はクロム(Cr)から成り、絶縁層12は SiO_2 から成る。ここで、開口部14の底部に露出したカソード電極11の部分が電子放出部15Cに相当する。

【0146】

[アノードパネル及び表示装置の製造方法]

以下、基板等の模式的な一部断面図である図25の(A)～(F)を参照して、アノードパネルAPの製造方法を説明する。

【0147】

[工程-100]

先ず、ガラス基板から成る基板30上に隔壁33を形成する(図25の(A)参照)。隔壁33の平面形状は格子形状(井桁形状)である。具体的には、酸化コバルト等の金属酸化物により黒色に着色した鉛ガラス層を約 $50\mu\text{m}$ の厚さで形成した後、フォトリソグラフィ技術及びエッチング技術によって鉛ガラス層を選択的に加工することにより、格子形状(井桁形状)の隔壁33(例えば図5を参照)を得ることができる。尚、場合によっては、低融点ガラスペーストをスクリーン印刷法にて基板30上に印刷し、次いで、かかる低融点ガラスペーストを焼成することによって隔壁を形成してもよいし、感光性ポリイミド樹脂層を基板30の全面に形成した後、かかる感光性ポリイミド樹脂層を露光、現像することによって、隔壁を形成してもよい。1画素における隔壁33の大きさを、およそ、縦×横×高さが $200\mu\text{m} \times 100\mu\text{m} \times 50\mu\text{m}$ とした。隔壁の一部は、スペーサ34を保持するためのスペーサ保持部としても機能する。尚、隔壁33の形成前に、隔壁33を形成すべき基板30の部分の表面にブラックマトリックス(図25には図示せず)を形成することが、表示画像のコントラスト向上といった観点から好ましい。尚、ブラックマトリックス及び隔壁33の形成前に、ストライプ状の透明電極27を形成しておいてもよい。

【0148】

[工程-110]

次に、赤色発光蛍光体層31Rを形成するために、例えばポリビニルアルコール(PVA)樹脂と水に赤色発光蛍光体粒子を分散させ、更に、重クロム酸アン

モニウムを添加した赤色発光蛍光体スラリーを全面に塗布した後、かかる赤色発光蛍光体スラリーを乾燥する。その後、基板 3 0 側から赤色発光蛍光体層 3 1 R を形成すべき赤色発光蛍光体スラリーの部分に紫外線を照射し、赤色発光蛍光体スラリーを露光する。赤色発光蛍光体スラリーは基板 3 0 側から徐々に硬化する。形成される赤色発光蛍光体層 3 1 R の厚さは、赤色発光蛍光体スラリーに対する紫外線の照射量により決定される。ここでは、例えば、赤色発光蛍光体スラリーに対する紫外線の照射時間を調整して、赤色発光蛍光体層 3 1 R の厚さを約 8 μm とした。その後、赤色発光蛍光体スラリーを現像することによって、所定の隔壁 3 3 の間に赤色発光蛍光体層 3 1 R を形成することができる（図 2 5 の（B）参照）。以下、緑色発光蛍光体スラリーに対して同様の処理を行うことによって緑色発光蛍光体層 3 1 G を形成し、更に、青色発光蛍光体スラリーに対して同様の処理を行うことによって青色発光蛍光体層 3 1 B を形成する（図 2 5 の（C）参照）。尚、蛍光体層 3 1 の表面は、微視的には、複数の蛍光体粒子により凹凸となっている。蛍光体層の形成方法は、以上に説明した方法に限定されず、赤色発光蛍光体スラリー、緑色発光蛍光体スラリー、青色発光蛍光体スラリーを順次塗布した後、各蛍光体スラリーを順次露光、現像して、各蛍光体層を形成してもよいし、スクリーン印刷法等により各蛍光体層を形成してもよい。

【 0 1 4 9 】

[工 程 - 1 2 0]

その後、隔壁 3 3 及び蛍光体層 3 1 が形成された基板 3 0 を、処理槽内に満たされた液体（具体的には、水）中に、蛍光体層 3 1 が液面側を向くように浸漬する。尚、処理槽の排出部は閉じておく。そして、液面上に、実質的に平坦な表面を有する中間膜 5 0 を形成する。具体的には、中間膜 5 0 を構成する樹脂（ラッカー）を溶解した有機溶剤を液面に滴下する。即ち、液面上に、中間膜 5 0 を形成するための中間膜材料を展開する。中間膜 5 0 を構成する樹脂（ラッカー）は、広義のワニス的一种で、セルロース誘導体、一般にニトロセルロースを主成分とした配合物を低級脂肪酸エステルのような揮発性溶剤に溶かしたもの、あるいは、他の合成高分子を用いたウレタンラッカー、アクリルラッカーから構成される。続いて、中間膜材料を液面に浮遊させた状態において、例えば 2 分間程度乾

燥させる。これによって、中間膜材料が成膜され、液面上に中間膜 5 0 が平坦に形成される。中間膜 5 0 を形成する際には、例えば、その厚さが約 3 0 n m となるように中間膜材料の展開量を調整する。

【 0 1 5 0 】

続いて、処理槽の排出部を開き、処理槽から液体を排出して液面を降下させることにより、液面上に形成されていた中間膜 5 0 が隔壁 3 3 に近づく方向に移動し、中間膜 5 0 が隔壁 3 3 に接触し、最終的に、中間膜 5 0 が蛍光体層 3 1 と接する状態となり、中間膜 5 0 が蛍光体層 3 1 上に残される（図 2 5 の（D）参照）。

【 0 1 5 1 】

〔工程－130〕

次に、中間膜 5 0 を乾燥させる。即ち、基板 3 0 を処理槽内から取り出し、基板 3 0 を乾燥炉内に搬入し、所定の温度環境中にて乾燥させる。中間膜 5 0 の乾燥温度は例えば 3 0 ° C ～ 6 0 ° C の範囲内とすることが好ましく、中間膜 5 0 の乾燥時間は例えば数分～数十分の範囲内とすることが好ましい。勿論、乾燥温度の高低に伴い、乾燥時間は減増する。

【 0 1 5 2 】

〔工程－140〕

その後、中間膜 5 0 上にアノード電極 2 0 を形成する。具体的には、蒸着法又はスパッタリング法により、中間膜 5 0 を覆うように、アルミニウム（A l ）やクロム（C r ）等の導電材料から成るアノード電極 2 0 を形成する（図 2 5 の（E）参照）。

【 0 1 5 3 】

〔工程－150〕

次いで、4 0 0 ° C 程度で中間膜 5 0 を焼成する（図 2 5 の（F）参照）。この焼成処理により中間膜 5 0 が燃焼して焼失し、アノード電極 2 0 が蛍光体層 3 1 上及び隔壁 3 3 上に残される。尚、中間膜 5 0 の燃焼により生じたガスは、例えば、アノード電極 2 0 のうち、隔壁 3 3 の形状に沿って折れ曲がっている領域に生じる微細な孔を通じて外部に排出される。この孔は微細なため、アノード電

極 2 0 の構造的な強度や画像表示特性に深刻な影響を及ぼすものではない。

【 0 1 5 4 】

〔工程-160〕

その後、リソグラフィ技術及びエッチング技術によってアノード電極 2 0 をパターンニングすることで、アノード電極ユニット 2 1 及び給電線 2 2 を得ることができる。更に、必要に応じて、抵抗体層 2 8 や第 1 の抵抗部材 2 4、第 2 の抵抗部材 2 6、抵抗体層 2 9 を、スクリーン印刷法や、CVD 法とリソグラフィ技術及びエッチング技術に基づき形成すればよい。こうして、アノードパネル A P を完成することができる。

【 0 1 5 5 】

〔工程-160〕

電界放出素子が形成されたカソードパネル C P を準備する。そして、表示装置の組み立てを行う。具体的には、例えば、アノードパネル A P の有効領域に設けられたスペーサ保持部にスペーサ 3 4 を取り付け、蛍光体層 3 1 と電界放出素子とが対向するようにアノードパネル A P とカソードパネル C P とを配置し、アノードパネル A P とカソードパネル C P (より具体的には、基板 3 0 と支持体 1 0) とを、セラミックスやガラスから作製された高さ約 1 mm の枠体 3 5 を介して、周縁部において接合する。接合に際しては、枠体 3 5 とアノードパネル A P との接合部位、及び、枠体 3 5 とカソードパネル C P との接合部位にフリットガラスを塗布し、アノードパネル A P とカソードパネル C P と枠体 3 5 とを貼り合わせ、予備焼成にてフリットガラスを乾燥した後、約 450°C で 10 ~ 30 分の本焼成を行う。その後、アノードパネル A P とカソードパネル C P と枠体 3 5 とフリットガラス (図示せず) とによって囲まれた空間を、貫通孔 (図示せず) 及びチップ管 (図示せず) を通じて排気し、空間の圧力が 10^{-4}Pa 程度に達した時点でチップ管を加熱溶融により封じ切る。このようにして、アノードパネル A P とカソードパネル C P と枠体 3 5 とに囲まれた空間を真空にすることができる。あるいは又、例えば、枠体 3 5 とアノードパネル A P とカソードパネル C P との貼り合わせを高真空雰囲気中で行ってもよい。あるいは又、表示装置の構造に依っては、枠体無しで、接着層のみによってアノードパネル A P とカソードパネ

ルCPとを貼り合わせてもよい。その後、必要な外部回路との配線接続を行い、表示装置を完成させる。

【0156】

以上、本発明を、発明の実施の形態に基づき説明したが、本発明はこれらに限定されるものではない。発明の実施の形態にて説明したアノードパネルやカソードパネル、表示装置や電界放出素子の構成、構造は例示であり、適宜変更することができるし、アノードパネルやカソードパネル、表示装置や電界放出素子の製造方法も例示であり、適宜変更することができる。更には、アノードパネルやカソードパネルの製造において使用した各種材料も例示であり、適宜変更することができる。表示装置においては、専らカラー表示を例にとり説明したが、単色表示とすることもできる。

【0157】

電界放出素子においては、専ら1つの開口部に1つの電子放出部が対応する形態を説明したが、電界放出素子の構造に依っては、1つの開口部に複数の電子放出部が対応した形態、あるいは、複数の開口部に1つの電子放出部が対応する形態とすることもできる。あるいは又、ゲート電極に複数の第1開口部を設け、絶縁層にかかる複数の第1開口部に連通した複数の第2開口部を設け、1又は複数の電子放出部を設ける形態とすることもできる。

【0158】

電界放出素子において、ゲート電極13及び絶縁層12の上に更に第2の絶縁層62を設け、第2の絶縁層62上に収束電極63を設けてもよい。このような構造を有する電界放出素子の模式的な一部端面図を図26に示す。第2の絶縁層62には、第1開口部14Aに連通した第3開口部64が設けられている。収束電極63の形成は、例えば、[工程-A2]において、絶縁層12上にストライプ状のゲート電極13を形成した後、第2の絶縁層62を形成し、次いで、第2の絶縁層62上にパターンニングされた収束電極63を形成した後、収束電極63、第2の絶縁層62に第3開口部64を設け、更に、ゲート電極13に第1開口部14Aを設ければよい。尚、収束電極のパターンニングに依存して、1又は複数の電子放出部、あるいは、1又は複数の画素に対応する収束電極ユニットが集合

した形式の収束電極とすることもでき、あるいは又、有効領域を1枚のシート状の導電材料で被覆した形式の収束電極とすることもできる。尚、図26においては、スピント型電界放出素子を図示したが、その他の電界放出素子とすることもできることは云うまでもない。

【0159】

収束電極は、このような方法にて形成するだけでなく、例えば、厚さ数十 μm の42%Ni-Feアロイから成る金属板の両面に、例えば SiO_2 から成る絶縁膜を形成した後、各画素に対応した領域にパンチングやエッチングすることによって開口部を形成することで収束電極を作製することもできる。そして、カソードパネル、金属板、アノードパネルを積み重ね、両パネルの外周部に枠体を配置し、加熱処理を施すことによって、金属板の一方の面に形成された絶縁膜と絶縁層12とを接着させ、金属板の他方の面に形成された絶縁膜とアノードパネルとを接着し、これらの部材を一体化させ、その後、真空封入することで、表示装置を完成させることもできる。

【0160】

尚、収束電極を設けた場合、主に、収束電極とアノード電極ユニットの間で放電が生じる。

【0161】

ゲート電極を、有効領域を1枚のシート状の導電材料（開口部を有する）で被覆した形式のゲート電極とすることもできる。この場合には、かかるゲート電極に正の電圧を印加する。そして、各画素を構成するカソード電極とカソード電極制御回路との間に、例えば、TFTから成るスイッチング素子を設け、かかるスイッチング素子の作動によって、各画素を構成する電子放出部への印加状態を制御し、画素の発光状態を制御する。

【0162】

あるいは又、カソード電極を、有効領域を1枚のシート状の導電材料で被覆した形式のカソード電極とすることもできる。この場合には、かかるカソード電極に電圧を印加する。そして、各画素を構成する電子放出部とゲート電極制御回路との間に、例えば、TFTから成るスイッチング素子を設け、かかるスイッチン

グ素子の作動によって、各画素を構成するゲート電極への印加状態を制御し、画素の発光状態を制御する。

【0163】

冷陰極電界電子放出表示装置は、カソード電極、ゲート電極及びアノード電極から構成された所謂3電極型に限定されず、カソード電極及びアノード電極から構成された所謂2電極型とすることもできる。このような構造の表示装置の模式的な一部断面図を図27に示す。尚、図27においては、隔壁やブラックマトリックス、抵抗体 R_0 の図示を省略している。この表示装置における電界放出素子は、支持体10上に設けられたカソード電極11と、カソード電極11上に形成されたカーボン・ナノチューブ19から構成された電子放出部15Aから成る。アノードパネルAPを構成するアノード電極20は、複数のストライプ状のアノード電極ユニット21から構成されている。尚、電子放出部の構造はカーボン・ナノチューブ構造体に限定されない。ストライプ状のカソード電極11の射影像とストライプ状のアノード電極ユニット21の射影像とは直交する。具体的には、カソード電極11は図面の紙面垂直方向に延び、ストライプ状のアノード電極ユニット21は図面の紙面左右方向に延びている。この表示装置におけるカソードパネルCPにおいては、上述のような電界放出素子の複数から構成された電子放出領域が有効領域に2次元マトリクス状に多数形成されている。

【0164】

この表示装置においては、アノード電極ユニット21によって形成された電界に基づき、量子トンネル効果に基づき電子放出部15Aから電子が放出され、この電子がアノード電極ユニット21に引き付けられ、蛍光体層31に衝突する。即ち、アノード電極ユニット21の射影像とカソード電極11の射影像とが重複する領域（アノード電極／カソード電極重複領域）に位置する電子放出部15Aから電子が放出される、所謂単純マトリクス方式により、表示装置の駆動が行われる。具体的には、カソード電極制御回路41からカソード電極11に相対的に負の電圧を印加し、アノード電極制御回路43からアノード電極ユニット21に相対的に正の電圧を印加する。その結果、列選択されたカソード電極11と行選択されたアノード電極ユニット21（あるいは、行選択されたカソード電極11

と列選択されたアノード電極ユニット21) とのアノード電極/カソード電極重複領域に位置する電子放出部15Aを構成するカーボン・ナノチューブ19から選択的に真空空間中へ電子が放出され、この電子がアノード電極ユニット21に引き付けられてアノードパネルAPを構成する蛍光体層31に衝突し、蛍光体層31を励起、発光させる。

【0165】

このような構成の表示装置に対して、実施の形態1～実施の形態5で説明した各種のアノードパネルAPを適用することができる。

【0166】

アノード電極ユニット21, 121を形成した後、抵抗体層28, 128を形成する方法の一例を、以下に説明する。即ち、レジストマスク層をアノード電極20, 120上にスピンコーティング法にて成膜した後、真空脱泡を行う。次いで、リソグラフィ技術によってレジストマスク層をパターニングした後、係るレジストマスク層70をエッチング用マスクとしてアノード電極20, 120をエッチングして、アノード電極ユニット21, 121を形成する。この状態を、図28の(A)に模式的に示す。通常、レジストマスク層70の開口の直下のアノード電極20, 120はオーバーエッチングされた状態にある。その後、抵抗体層28, 128を形成するために、レジストマスク層70を残した状態でSiCから成る抵抗体薄膜71をスパッタリング法にて、露出したアノード電極ユニット21, 121の部分、基板30の部分、及び、レジストマスク層70上に形成し、レジストマスク層70を除去することで、抵抗体層28, 128を得ることができる。しかしながら、レジストマスク層70の開口の直下のアノード電極20, 120はオーバーエッチングされた状態にあるので、露出したアノード電極ユニット21, 121上に抵抗体層28, 128が確実に形成されない場合がある(図28の(B)参照)。このような現象の発生を防止するためには、図28の(A)の状態が得られた後、レジストマスク層70をオーバー露光するか、追加現像を行うか、基板30の裏面からの背面露光を行うことで、アノード電極ユニット21, 121の縁部分の上方のレジストマスク層70の部分除去すればよい(図28の(C)参照)。その後、レジストマスク層70を残した状態でS

iCから成る抵抗体薄膜71を、スパッタリング法にて、露出したアノード電極ユニット21, 121の部分、基板30の部分、及び、レジストマスク層70上に形成し、レジストマスク層70を除去することで、抵抗体層28, 128を得ることができる。このような方法を採用することで、露出したアノード電極ユニット21, 121上に抵抗体層28, 128が確実に形成される(図28の(D)参照)。

【0167】

【発明の効果】

本発明の表示装置においては、より小さな面積を有するアノード電極ユニットに分割した形で形成するので、アノード電極ユニットと冷陰極電界電子放出素子との間の静電容量を減少させ、蓄積エネルギーを低減することができる。その結果、アノード電極ユニットと冷陰極電界電子放出素子との間での異常放電(火花放電)の発生を効果的に防止することが可能となる。

【0168】

しかも、本発明の第1の態様あるいは第2の態様に係る冷陰極電界電子放出表示装置にあっては、アノード電極ユニット間のギャップ長を規定することによって、アノード電極ユニット間における放電の発生を確実に防止できる。更には、本発明の第3の態様に係る冷陰極電界電子放出表示装置にあっては、アノード電極ユニットの大きさを規定することによって、異常放電によるアノード電極ユニットの蒸発を確実に防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

図1は、発明の実施の形態1の冷陰極電界電子放出表示装置におけるアノード電極の模式的な平面図である。

【図2】

図2の(A)及び(B)は、それぞれ、発明の実施の形態1の冷陰極電界電子放出表示装置におけるアノードパネルの、図1の線A-A及び線B-Bに沿った模式的な一部端面図である。

【図3】

図 3 は、発明の実施の形態 1 の冷陰極電界電子放出表示装置の模式的な一部端面図である。

【図 4】

図 4 は、発明の実施の形態 1 の冷陰極電界電子放出表示装置のカソードパネルの模式的な部分的斜視図である。

【図 5】

図 5 は、冷陰極電界電子放出表示装置を構成するアノードパネルにおける隔壁、スペーサ及び蛍光体層の配置を模式的に示す配置図である。

【図 6】

図 6 は、冷陰極電界電子放出表示装置を構成するアノードパネルにおける隔壁、スペーサ及び蛍光体層の配置を模式的に示す配置図である。

【図 7】

図 7 は、冷陰極電界電子放出表示装置を構成するアノードパネルにおける隔壁、スペーサ及び蛍光体層の配置を模式的に示す配置図である。

【図 8】

図 8 は、冷陰極電界電子放出表示装置を構成するアノードパネルにおける隔壁、スペーサ及び蛍光体層の配置を模式的に示す配置図である。

【図 9】

図 9 は、発明の実施の形態 1 におけるアノード電極ユニットとゲート電極との間で異常放電が発生したときの等価回路である。

【図 10】

図 10 は、発明の実施の形態 1 の冷陰極電界電子放出表示装置において、アノード電極ユニットの面積 S を 9000 mm^2 、 3000 mm^2 、 450 mm^2 としたときの、異常放電電流 i の変化のシミュレーション結果を示すグラフである。

【図 11】

図 11 は、発明の実施の形態 1 の冷陰極電界電子放出表示装置において、アノード電極ユニットの面積 S を 9000 mm^2 、 3000 mm^2 、 450 mm^2 としたときの、異常放電時のエネルギーの積算値のシミュレーション結果を示すグラフである。

【図 12】

図 12 は、発明の実施の形態 2 の冷陰極電界電子放出表示装置におけるアノード電極の模式的な平面図である。

【図 13】

図 13 は、発明の実施の形態 2 の冷陰極電界電子放出表示装置におけるアノードパネルの、図 12 の線 A-A に沿った模式的な一部端面図である。

【図 14】

図 14 の (A) 及び (B) は、それぞれ、発明の実施の形態 3 の冷陰極電界電子放出表示装置におけるアノードパネルの、図 1 の線 A-A 及び線 B-B に沿ったと同様の模式的な一部端面図である。

【図 15】

図 15 は、発明の実施の形態 4 の冷陰極電界電子放出表示装置におけるアノード電極の模式的な平面図である。

【図 16】

図 16、発明の実施の形態 4 の冷陰極電界電子放出表示装置におけるアノードパネルの、図 15 の線 A-A に沿った模式的な一部端面図である。

【図 17】

図 17 は、発明の実施の形態 5 の冷陰極電界電子放出表示装置におけるアノード電極の模式的な平面図である。

【図 18】

図 18 は、発明の実施の形態 5 におけるアノード電極ユニットとゲート電極との間で異常放電が発生したときの等価回路である。

【図 19】

図 19 は、発明の実施の形態 5 において、アノード電極ユニット間に形成された抵抗体層の抵抗値を $1\text{ k}\Omega$ 、 200Ω 、 20Ω としたときの、隣接するアノード電極ユニット間の電位差をシミュレーションした結果を示すグラフである。

【図 20】

図 20 の (A) 及び (B) は、スピント型冷陰極電界電子放出素子の製造方法を説明するための支持体等の模式的な一部端面図である。

【図 2 1】

図 2 1 の (A) 及び (B) は、図 2 0 の (B) に引き続き、スピント型冷陰極電界電子放出素子の製造方法を説明するための支持体等の模式的な一部端面図である。

【図 2 2】

図 2 2 の (A) 及び (B) は、扁平型冷陰極電界電子放出素子（その 1）の製造方法を説明するための支持体等の模式的な一部断面図である。

【図 2 3】

図 2 3 の (A) 及び (B) は、図 2 2 の (B) に引き続き、扁平型冷陰極電界電子放出素子（その 1）の製造方法を説明するための支持体等の模式的な一部断面図である。

【図 2 4】

図 2 4 の (A) 及び (B) は、それぞれ、扁平型冷陰極電界電子放出素子（その 2）の模式的な一部断面図、及び、平面型冷陰極電界電子放出素子の模式的な一部断面図である。

【図 2 5】

図 2 5 の (A) ～ (F) は、アノードパネルの製造方法を説明するための基板等の模式的な一部断面図である。

【図 2 6】

図 2 6 は、収束電極を有するスピント型冷陰極電界電子放出素子の模式的な一部端面図である。

【図 2 7】

図 2 7 は、所謂 2 電極型の冷陰極電界電子放出表示装置の模式的な一部断面図である。

【図 2 8】

図 2 8 の (A)、(C) 及び (D) は、それぞれ、アノード電極ユニット上に抵抗体層を形成するための好ましい方法を説明するための基板等の模式的な一部端面図であり、図 2 8 の (B) は、アノード電極ユニット上に抵抗体層を形成するときの問題点を説明するための基板等の模式的な一部端面図である。

【図 2 9】

図 2 9 は、従来の冷陰極電界電子放出表示装置の模式的な一部端面図である。

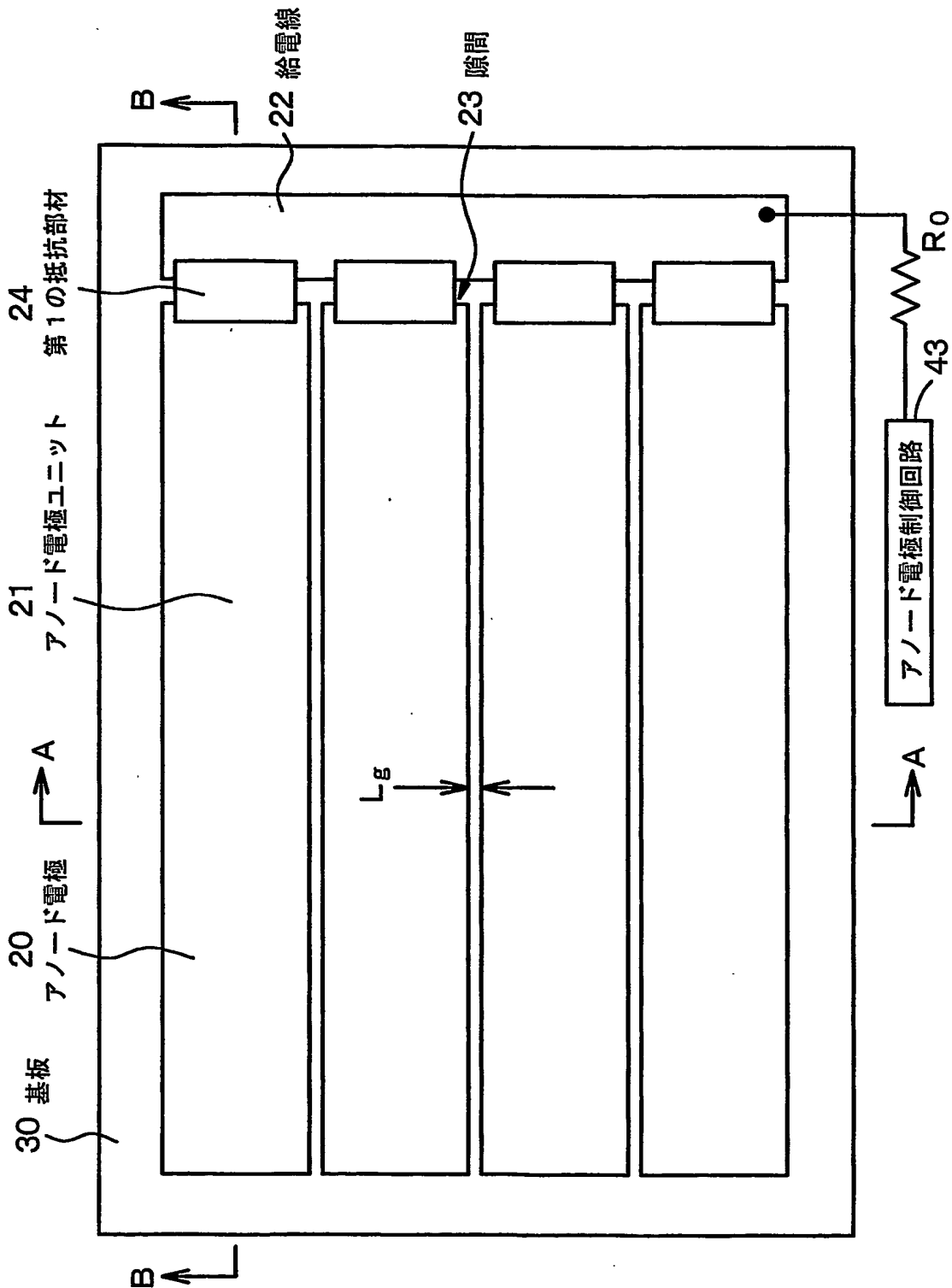
【符号の説明】

A P . . . アノードパネル、C P . . . カソードパネル、1 0 . . . 支持体、1
 1 . . . カソード電極、1 2 . . . 絶縁層、1 3 . . . ゲート電極、1 4 , 1 4
 A , 1 4 B . . . 開口部、1 5 , 1 5 A , 1 5 B , 1 5 C . . . 電子放出部、1
 6 . . . 剥離層、1 7 . . . 導電材料層、1 8 . . . マトリックス、1 9 . . .
 カーボン・ナノチューブ、2 0 , 1 2 0 . . . アノード電極、2 1 , 1 2 1 . .
 ・アノード電極ユニット、2 2 . . . 給電線、2 2 A . . . 給電線ユニット、2
 3 . . . 隙間、2 4 . . . 抵抗部材（第 1 の抵抗部材）、2 5 . . . 隙間、2 6
 . . . 第 2 の抵抗部材、2 7 . . . 透明電極、2 8 , 1 2 8 , 2 9 , 1 2 9 . .
 ・抵抗体層、3 0 . . . 基板、3 1 , 3 1 R , 3 1 G , 3 1 B . . . 蛍光体層、
 3 2 . . . ブラックマトリックス、3 3 . . . 隔壁、3 4 . . . スペーサ、3 5
 . . . 枠体、4 1 . . . カソード電極制御回路、4 2 . . . ゲート電極制御回路
 、4 3 . . . アノード電極制御回路、5 0 . . . 中間膜、 R_0 . . . 抵抗体

【書類名】 図面

【図 1】

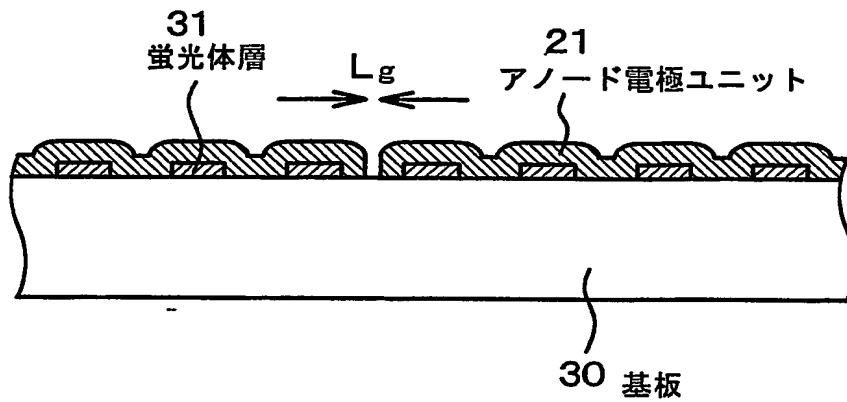
【図 1】



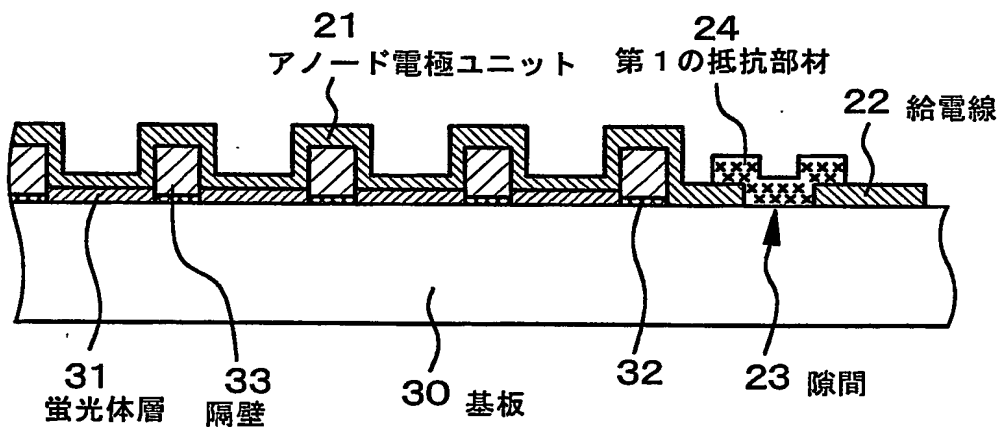
【図 2】

【図 2】

(A)

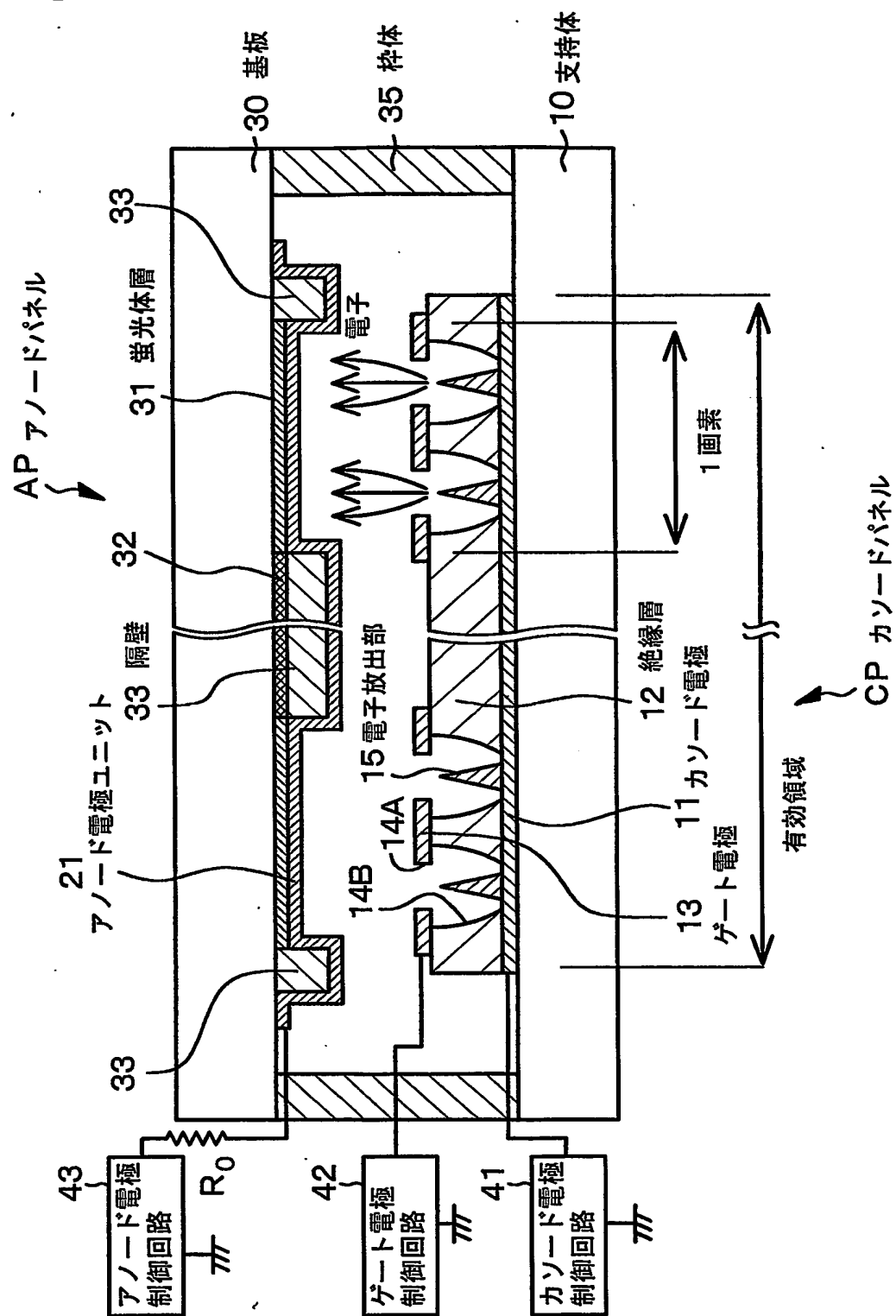


(B)



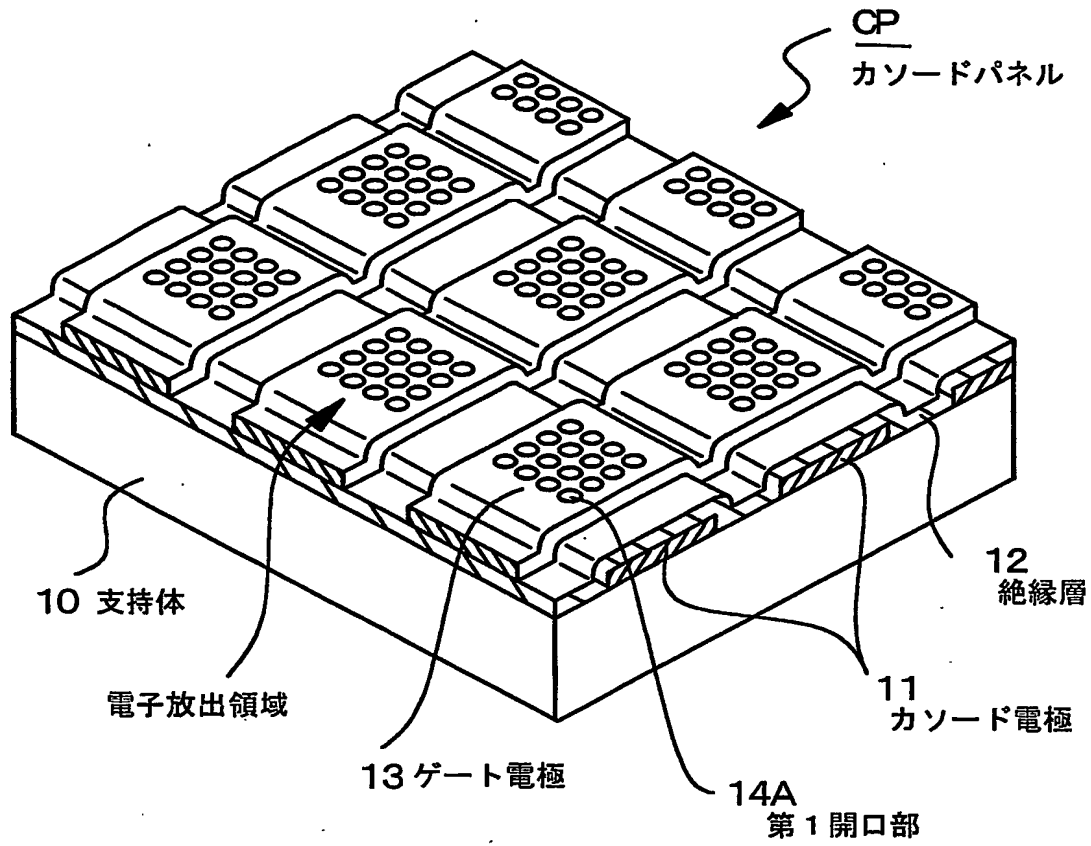
【図 3】

【圖 3】



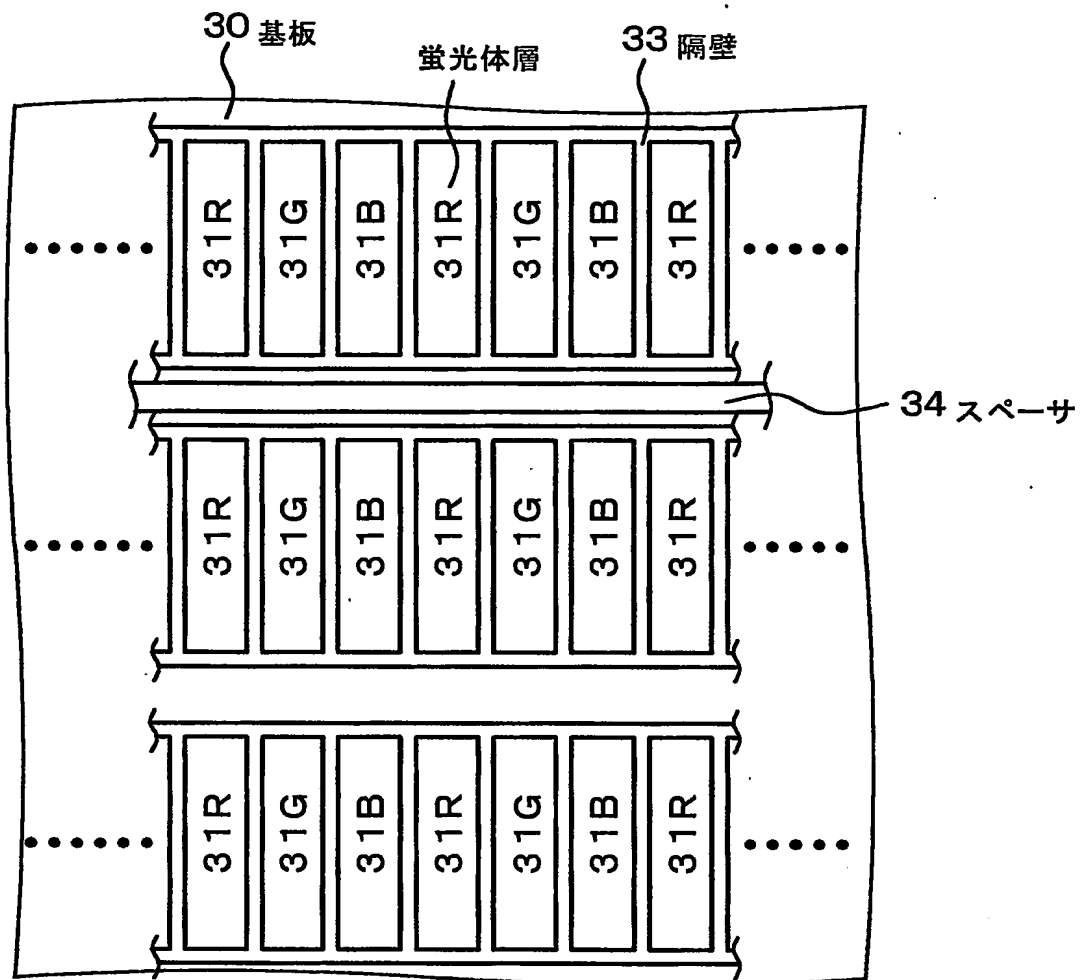
【図4】

【図4】



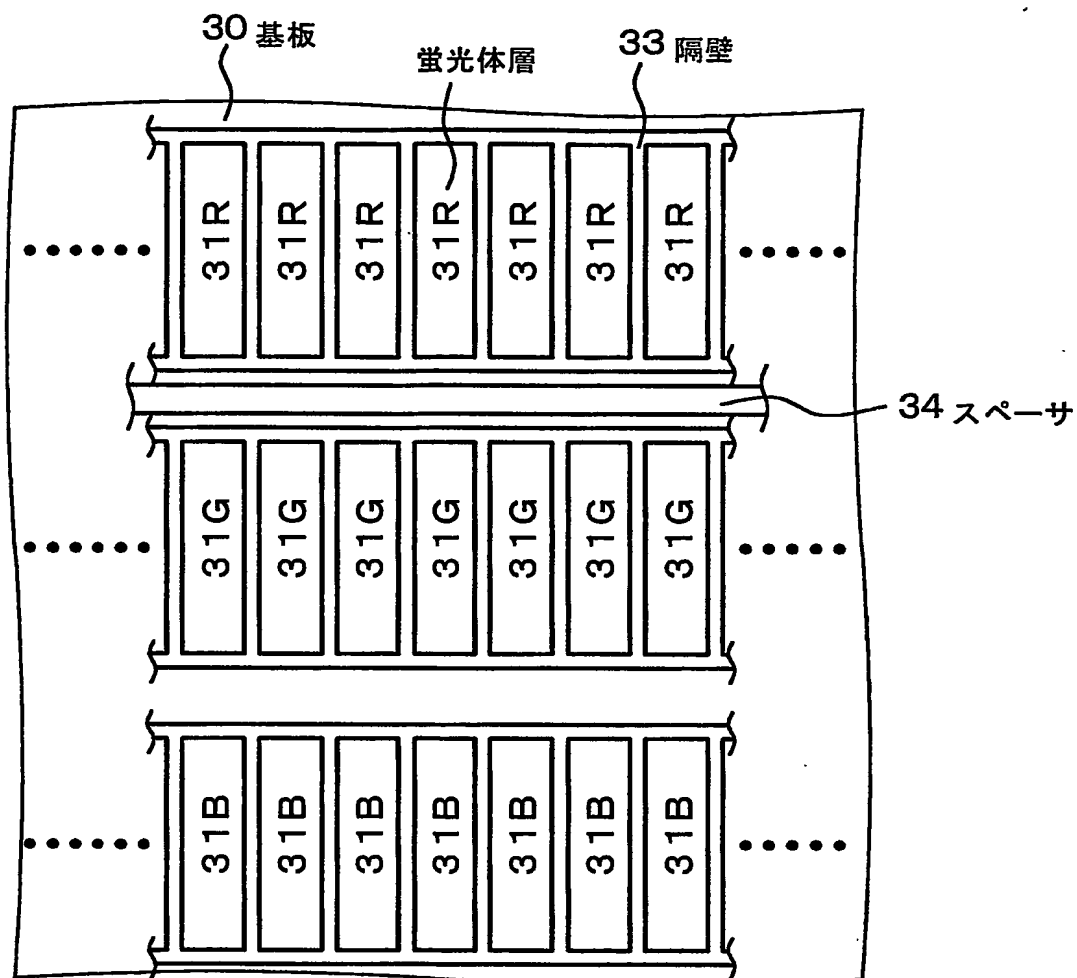
【図 5】

【図 5】



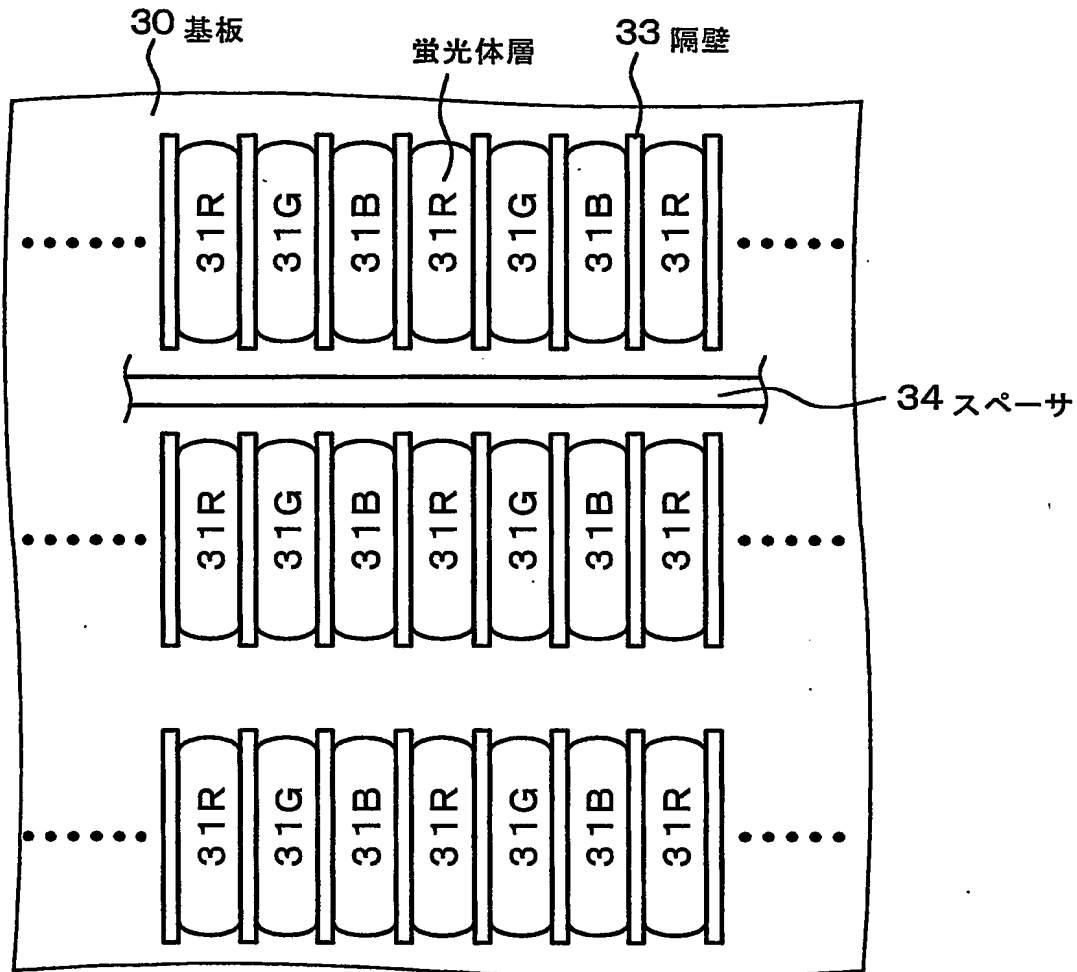
【図6】

【図6】



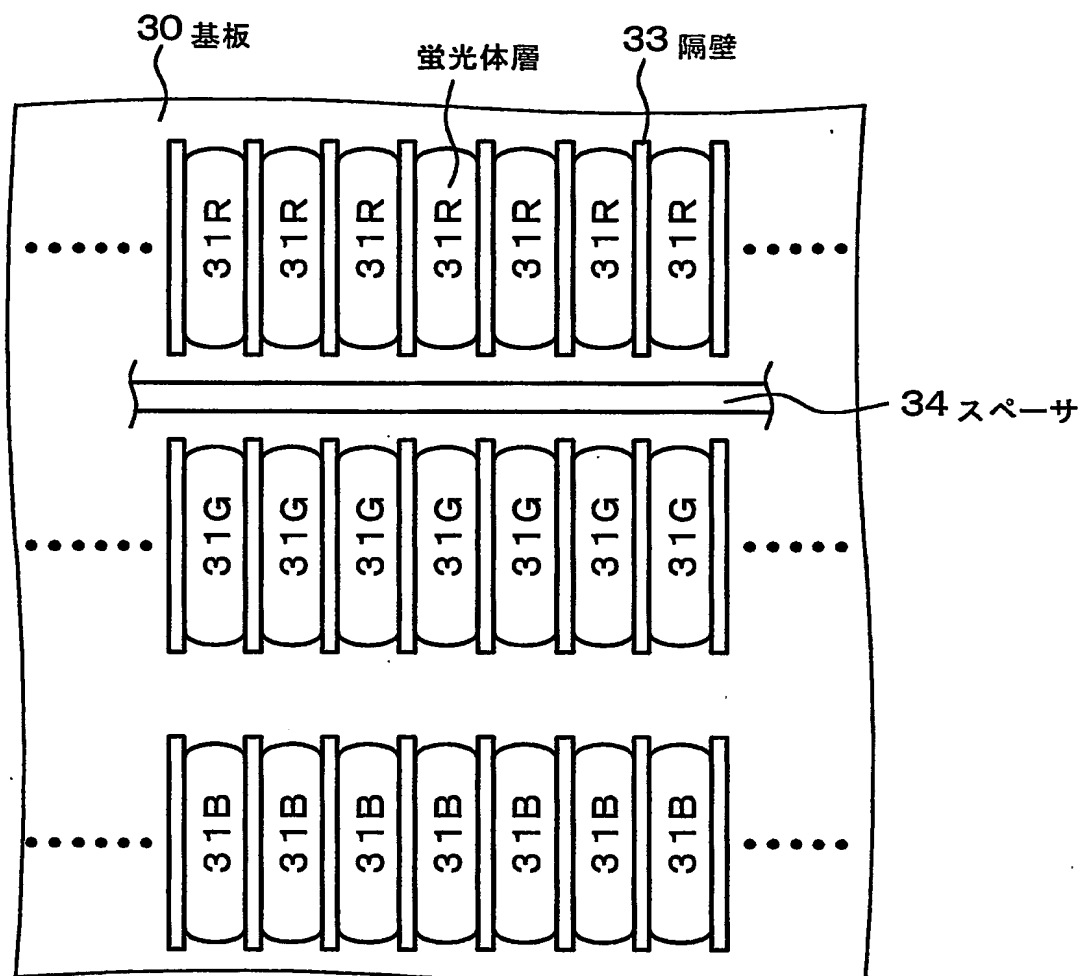
【図7】

【図7】



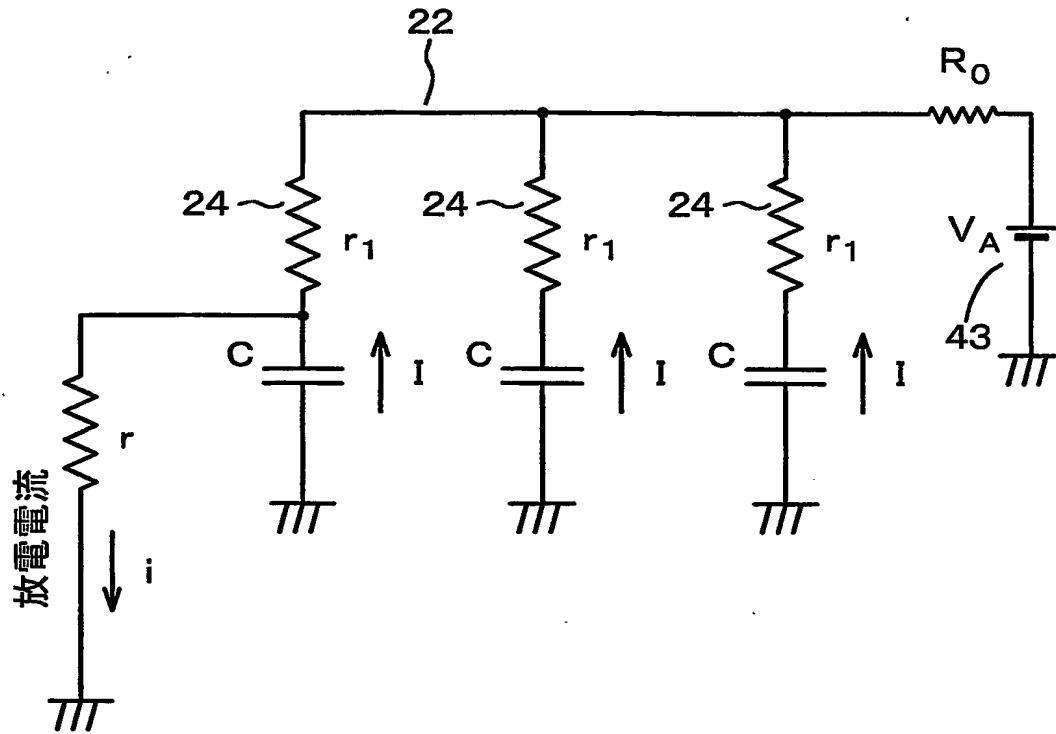
【図 8】

【図 8】



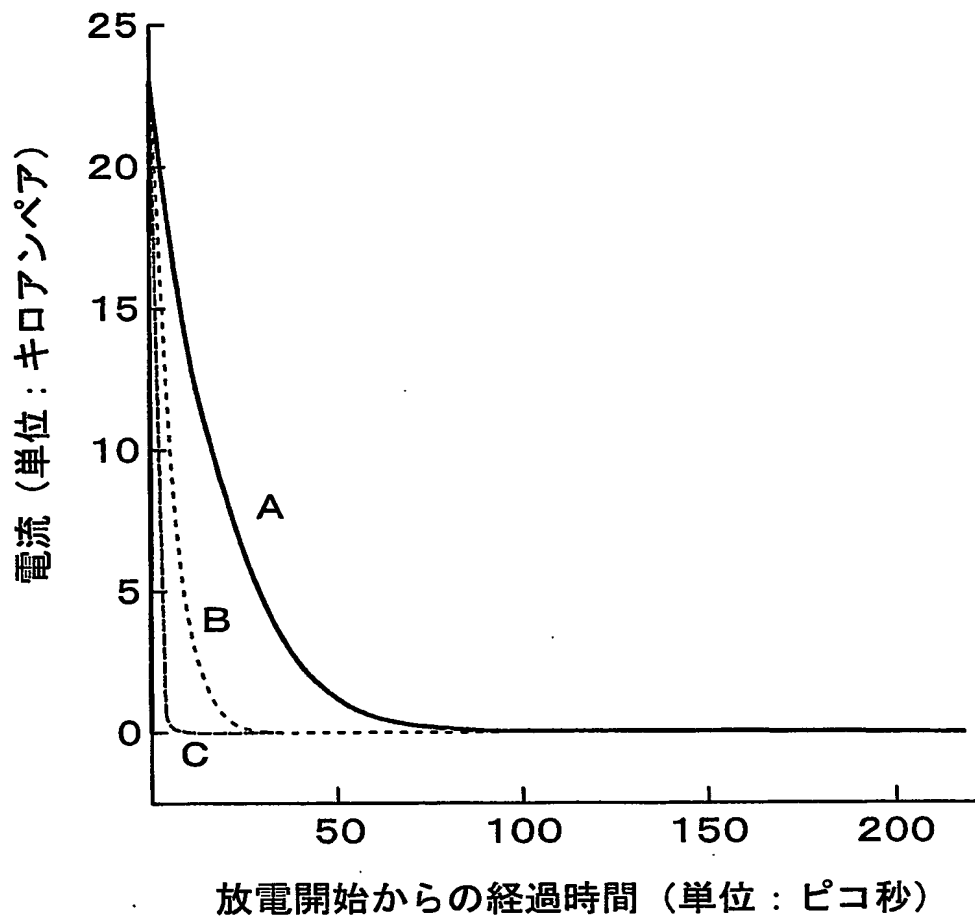
【図 9】

【図 9】



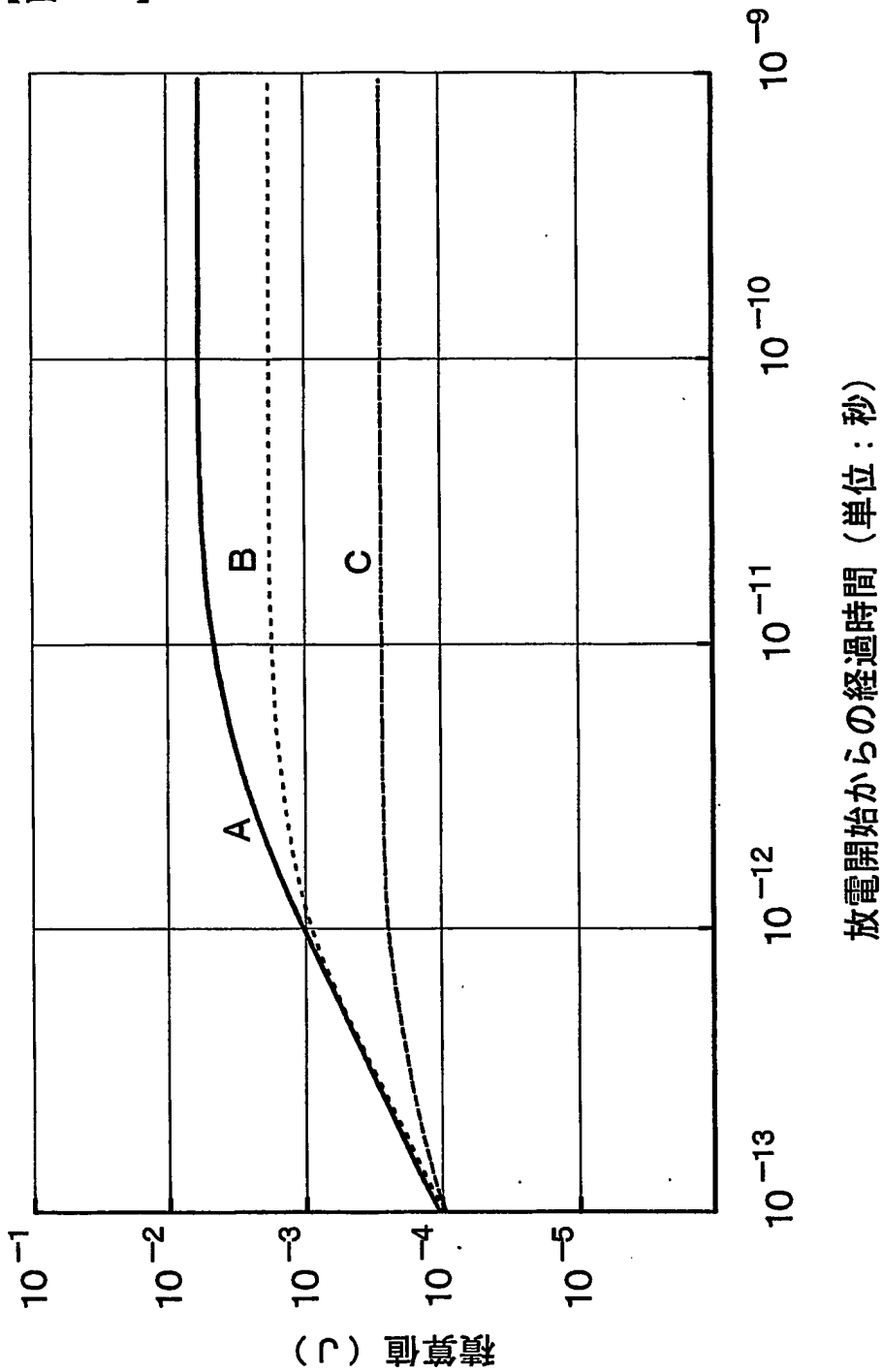
【図10】

【図10】



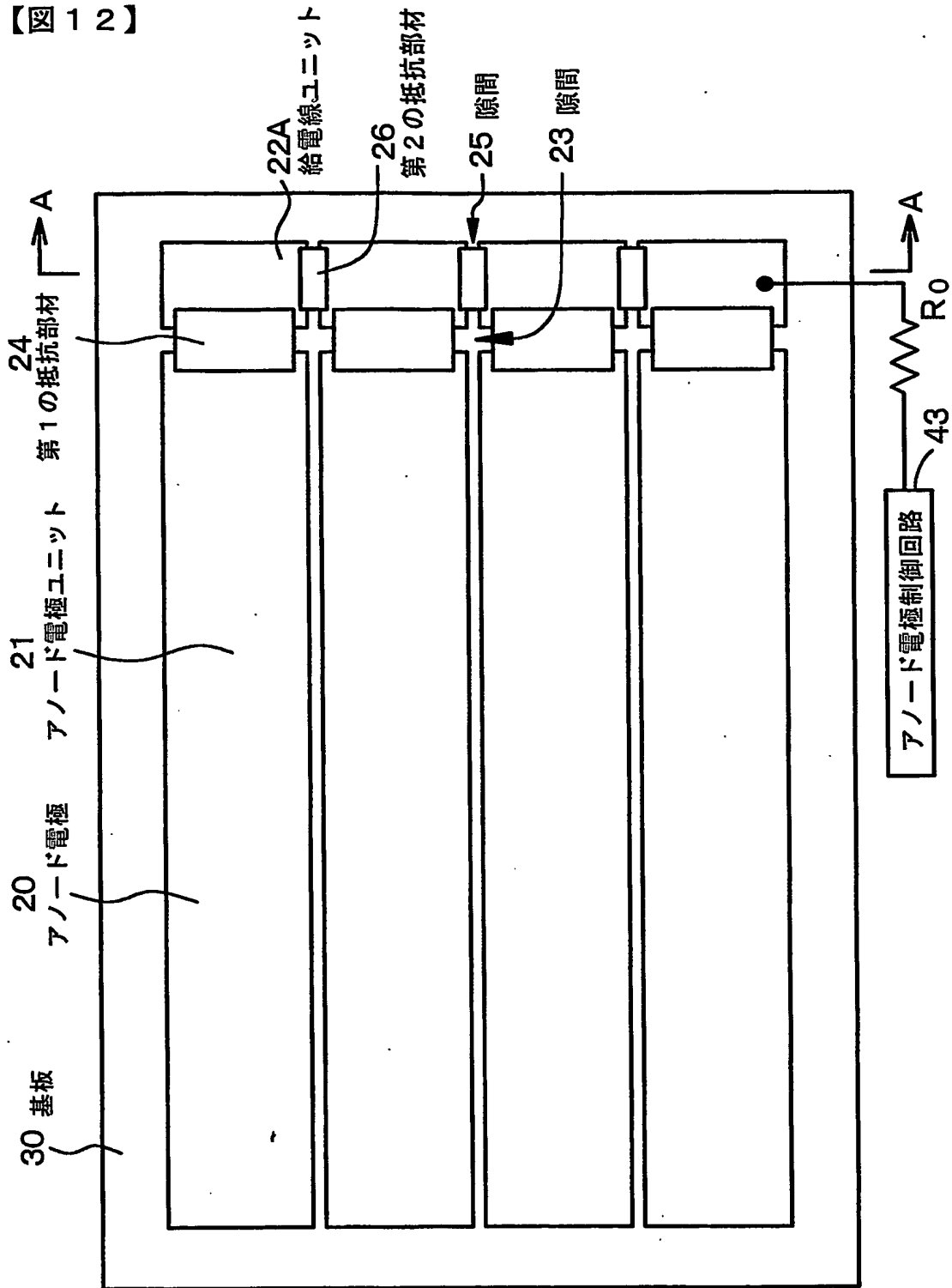
【図 1 1】

【図 1 1】



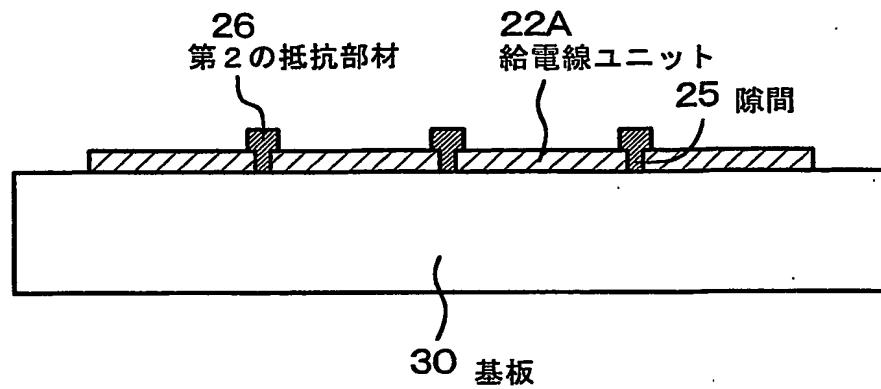
【図 1 2】

【図 1 2】



【図 1 3】

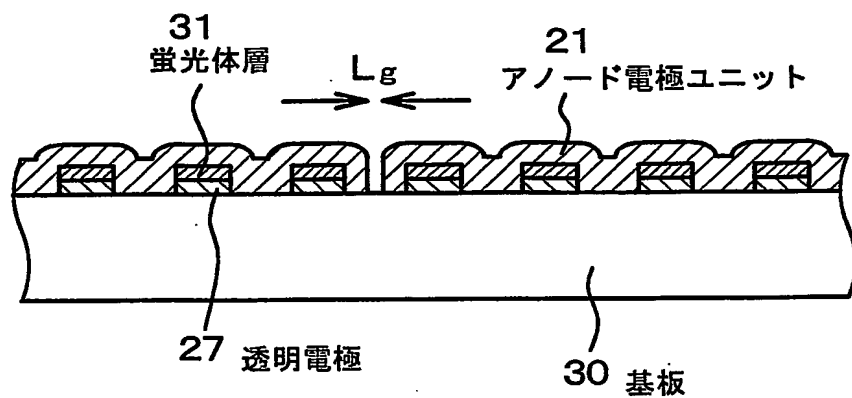
【図 1 3】



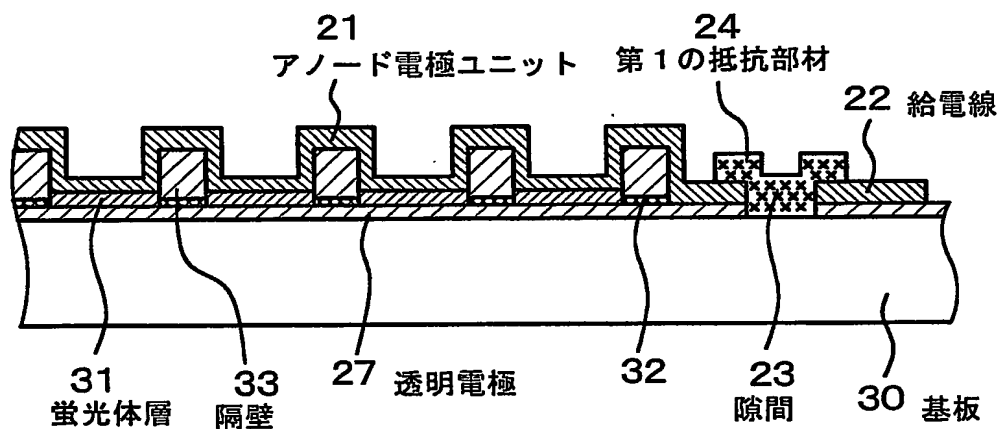
【図 14】

【図 14】

(A)

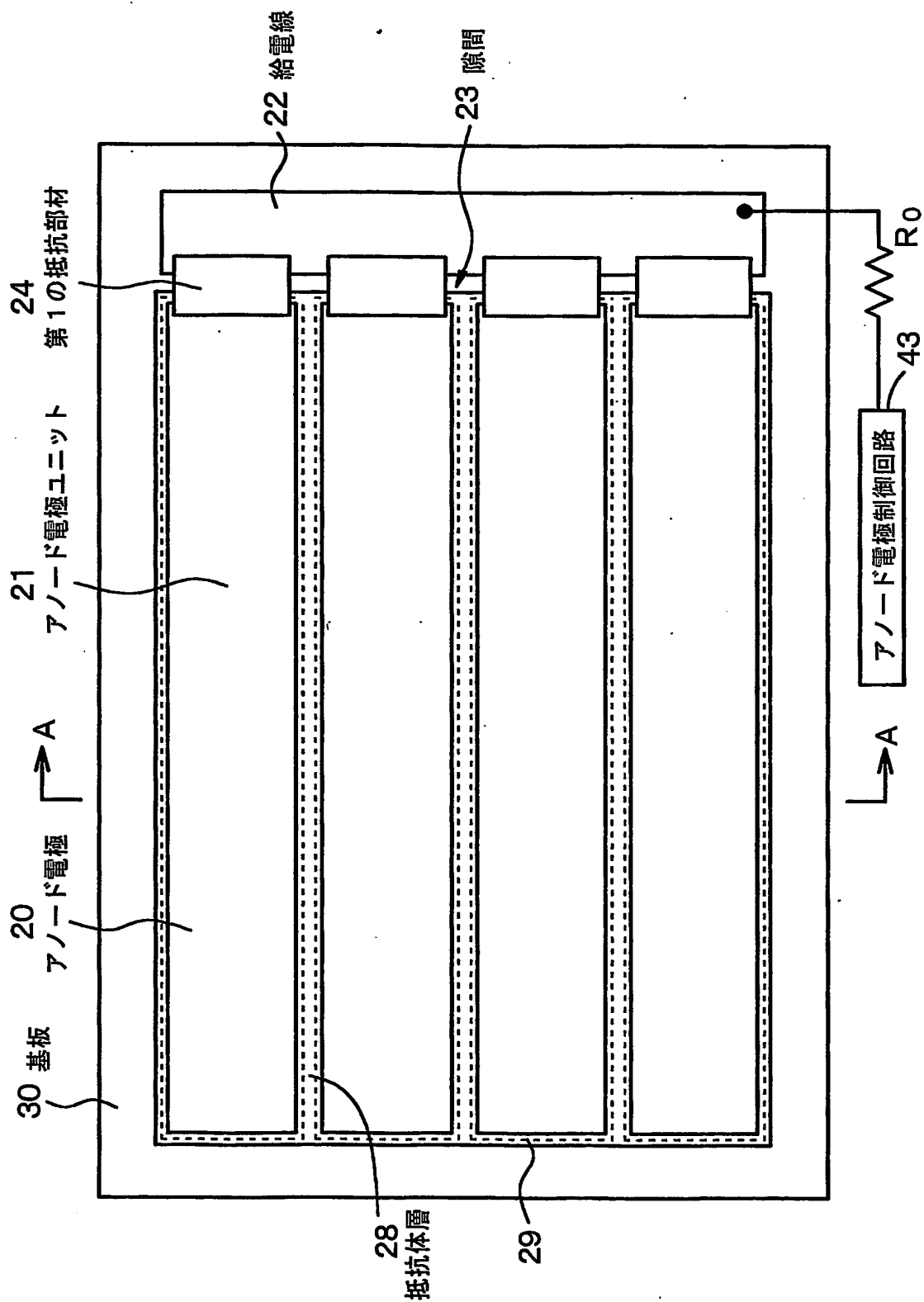


(B)



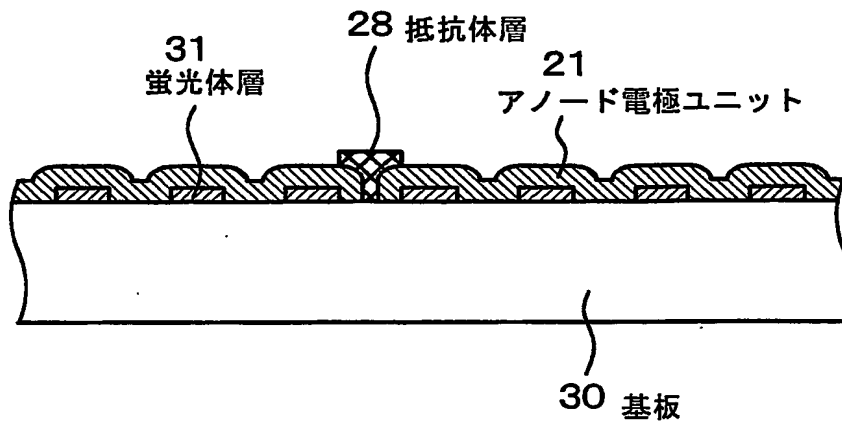
【図 15】

【図 15】



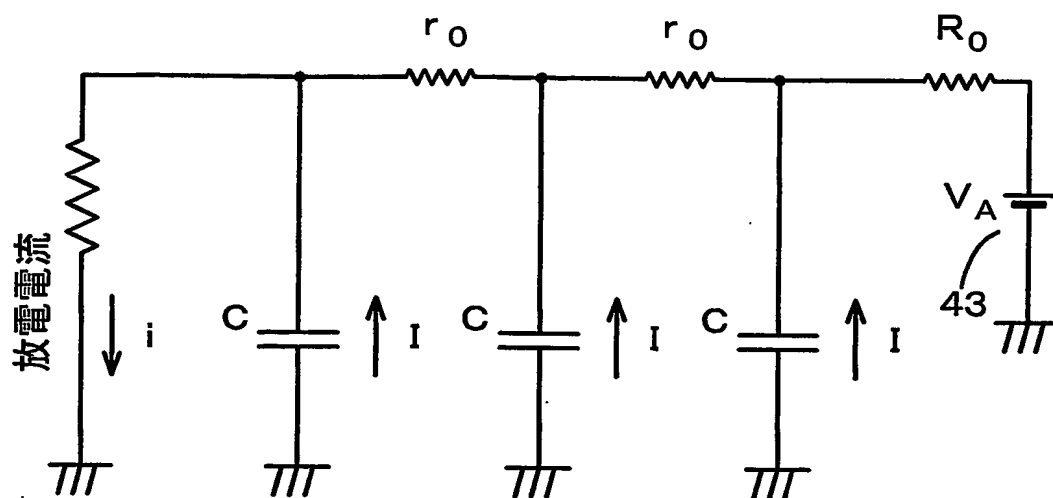
【図 1 6】

【図 1 6】



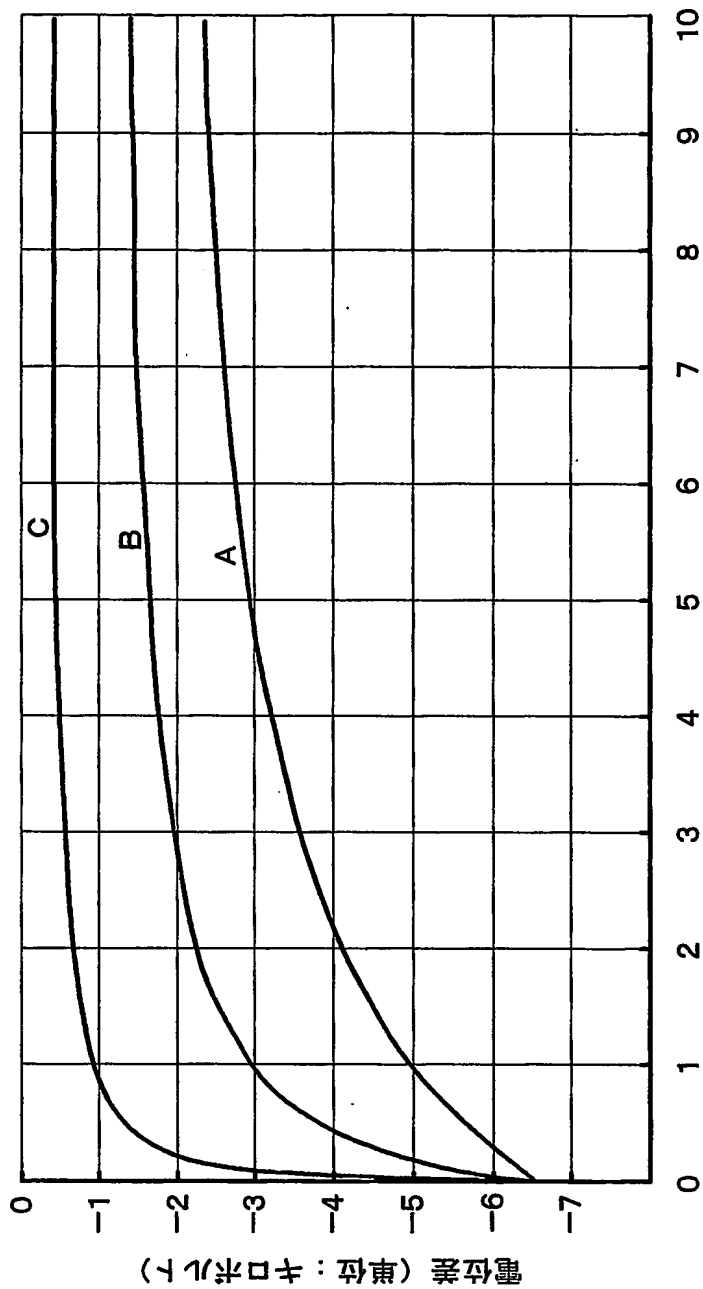
【図 18】

【図 18】



【図 19】

【図 19】

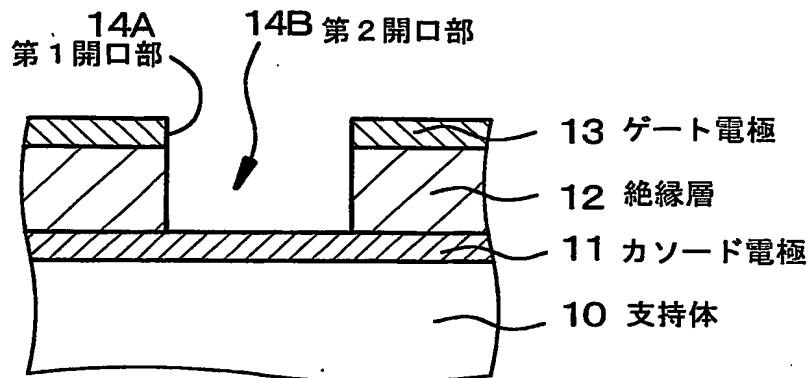


放電開始からの経過時間 (単位: ナノ秒)

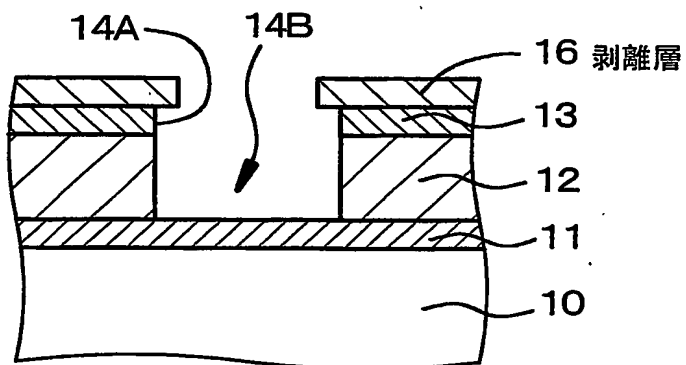
【図 2 0】

【図 2 0】

(A) [工程 - A 2]



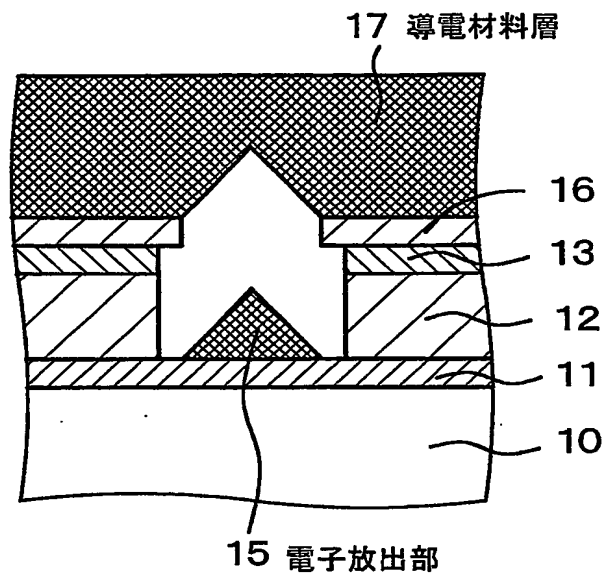
(B) [工程 - A 3]



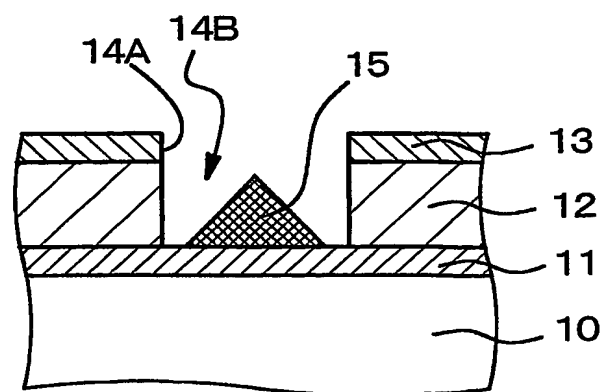
【図 21】

【図 21】

(A) [工程-A 4]



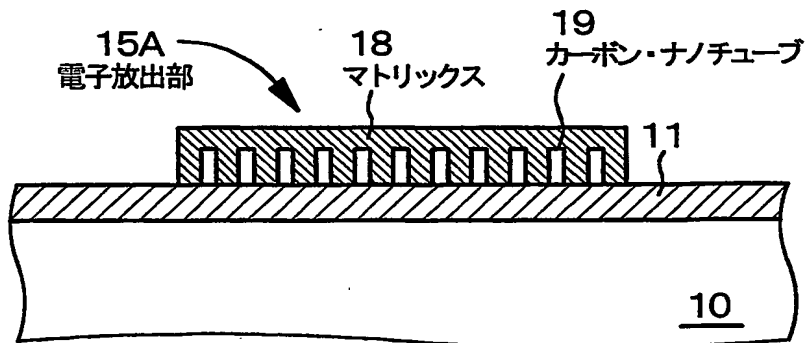
(B) [工程-A 5]



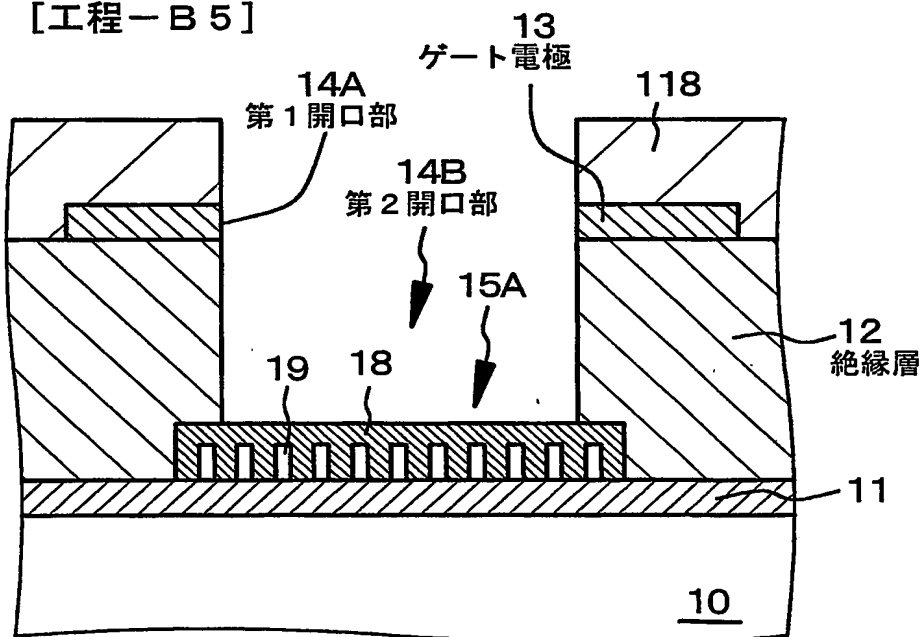
【図 22】

【図 22】

(A) 【工程-B3】



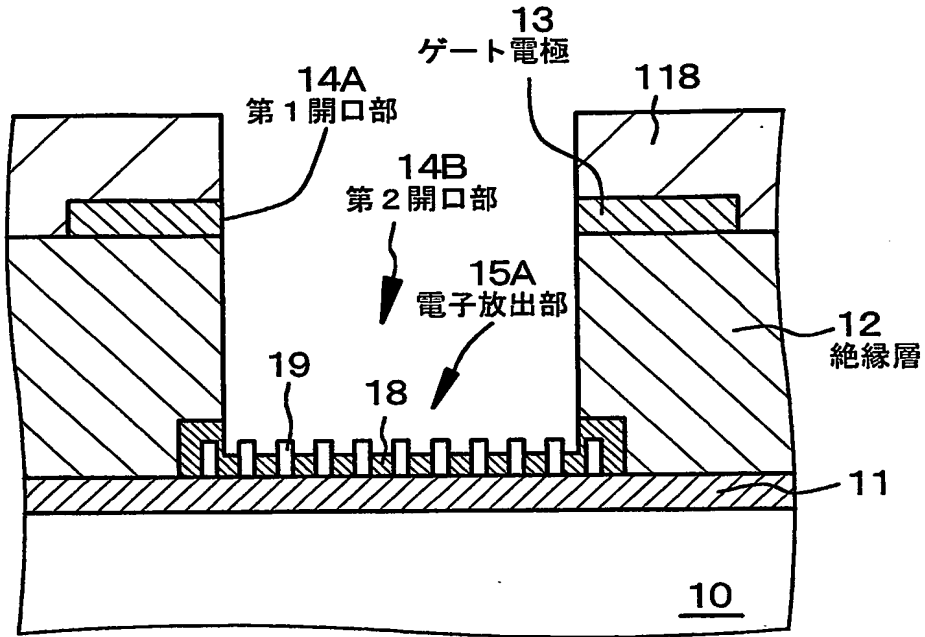
(B) 【工程-B5】



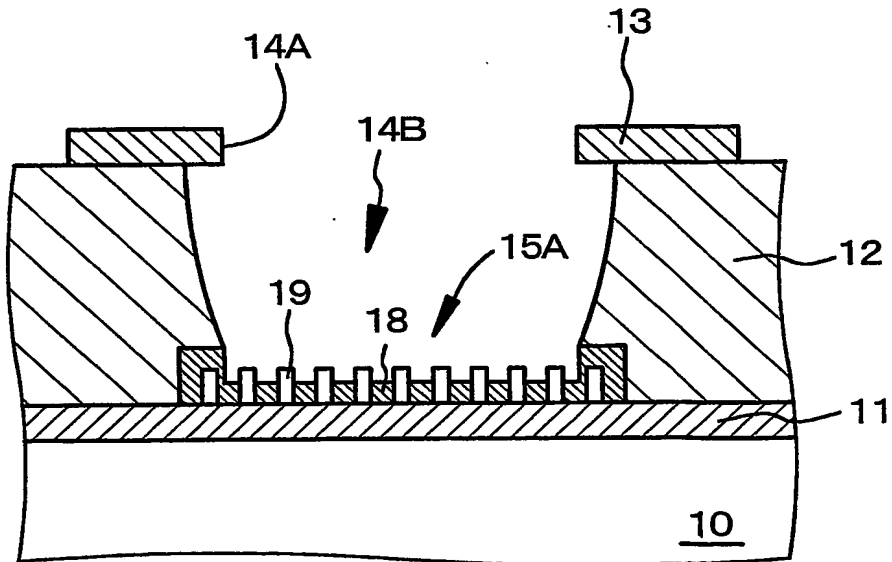
【図 23】

【図 23】

(A) 【工程-B 6】



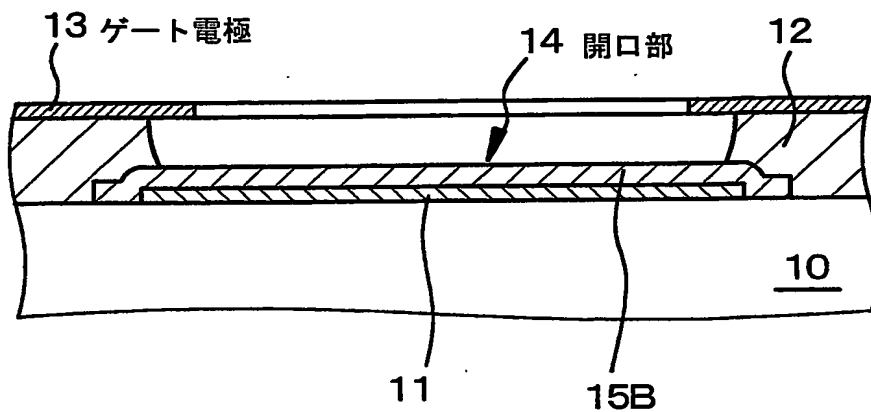
(B) 【工程-B 7】



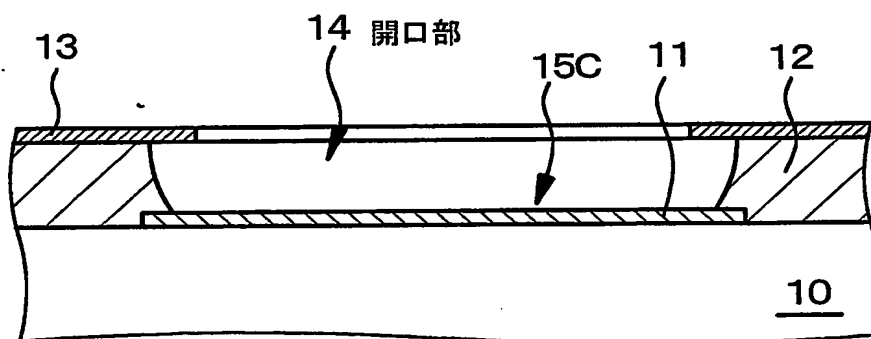
【図 24】

【図 24】

(A)

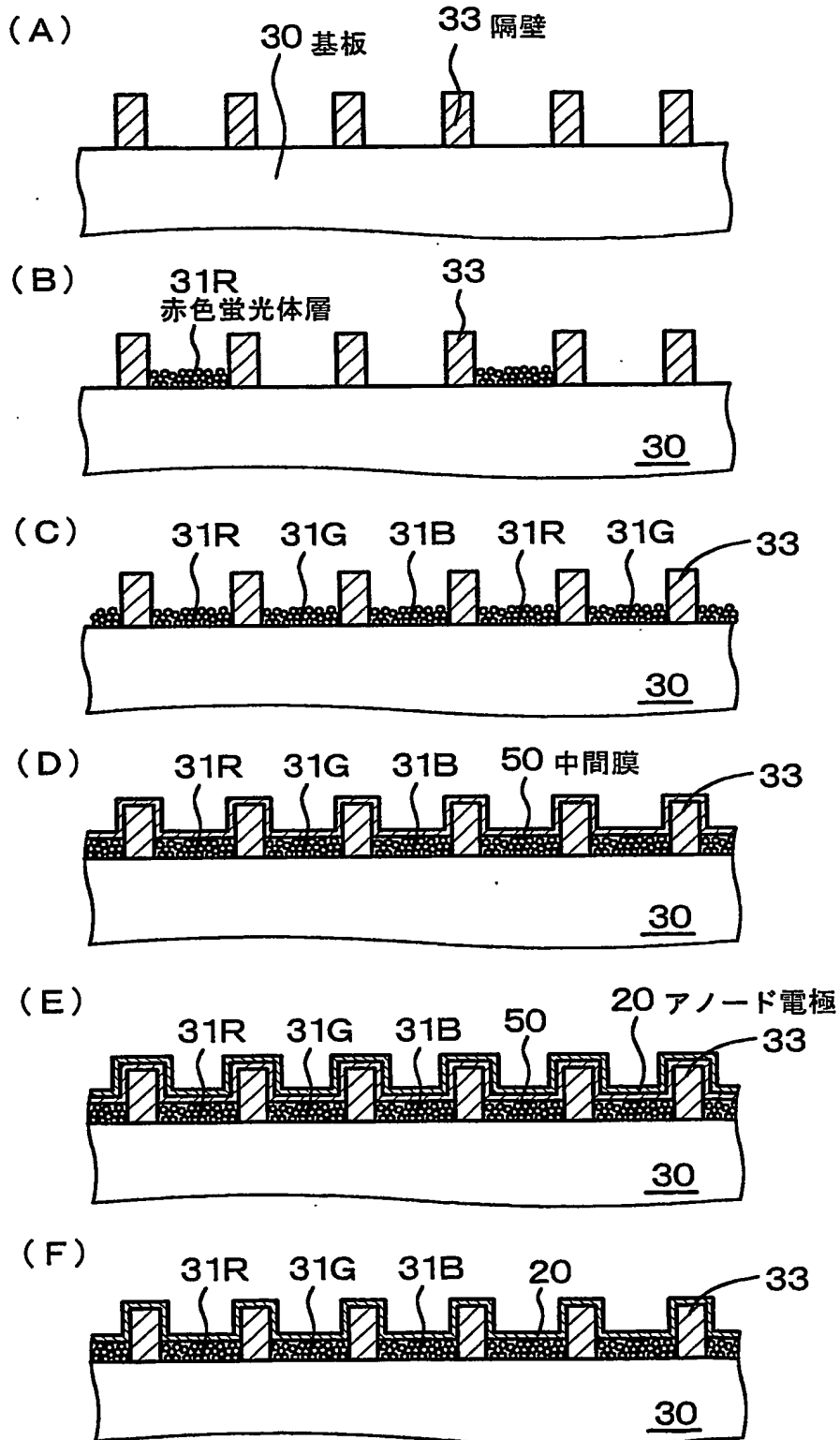


(B)



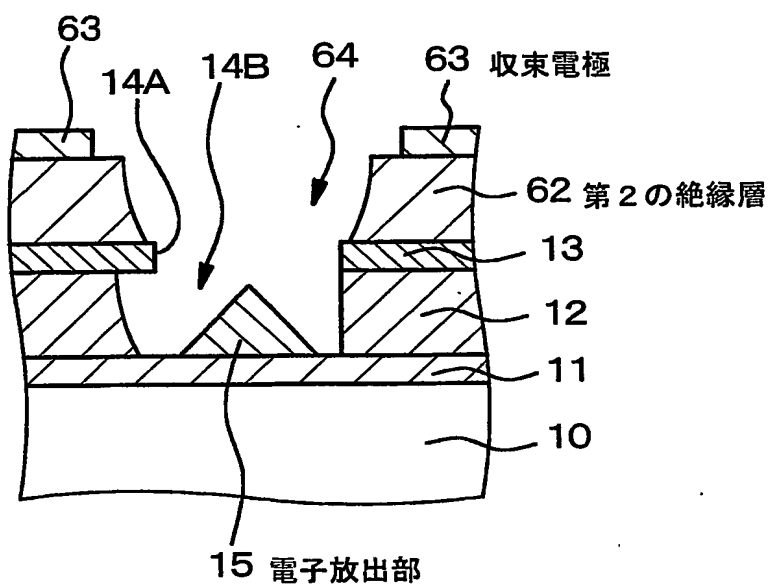
【図 25】

【図 25】



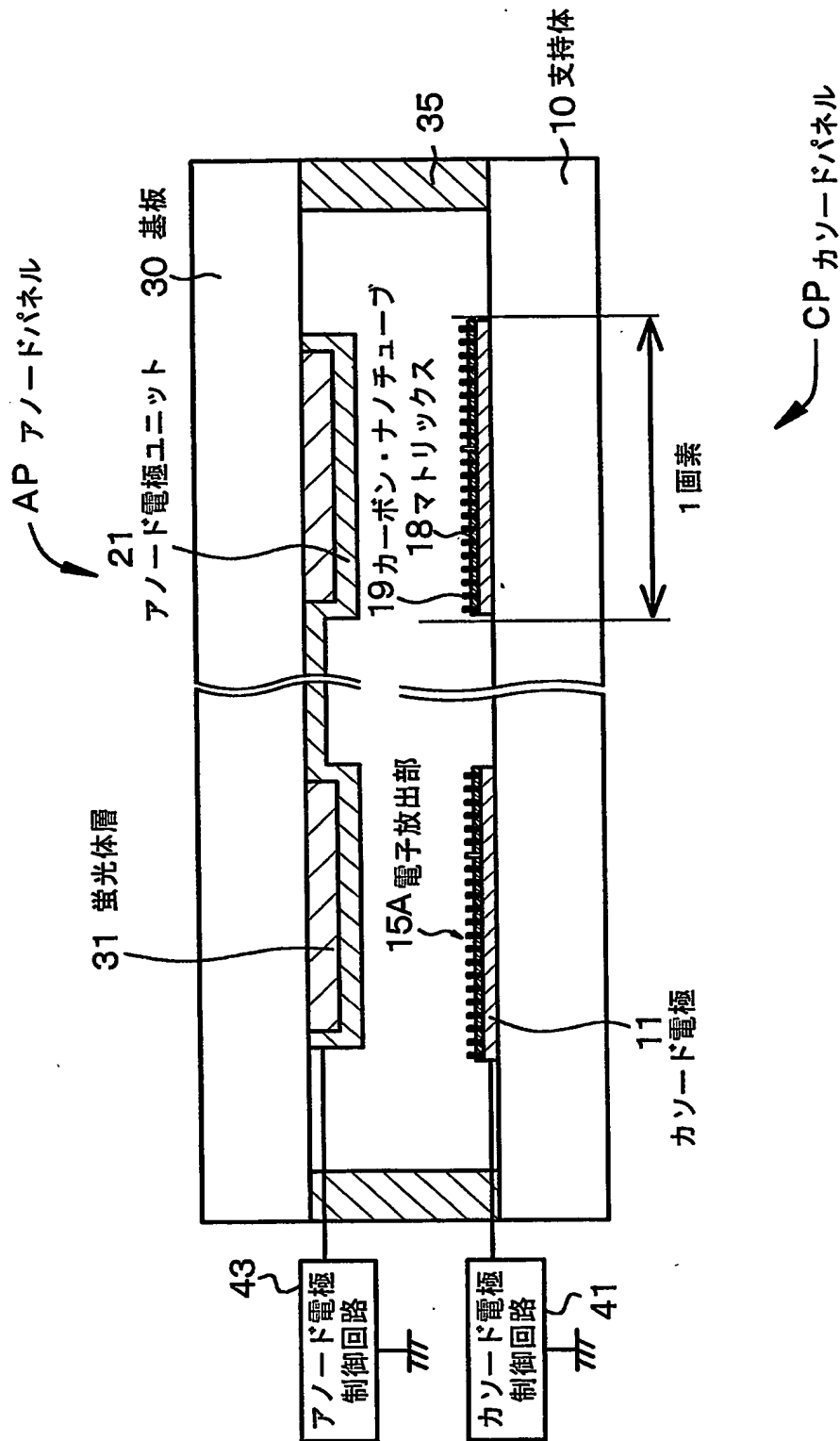
【図 26】

【図 26】



【図 27】

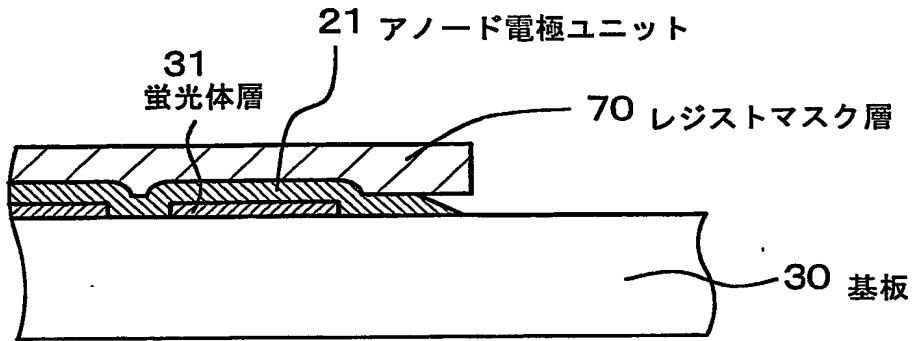
【図 27】



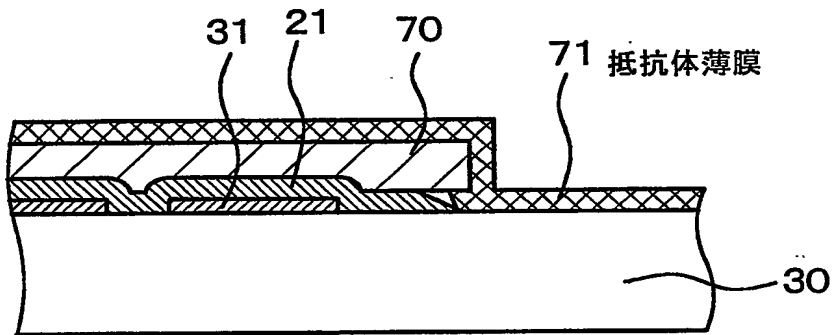
【図 28】

【図 28】

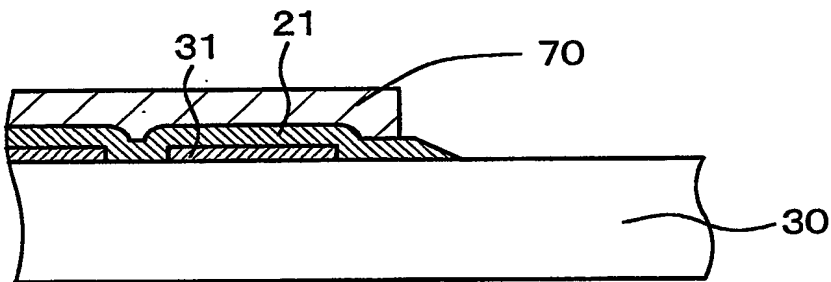
(A)



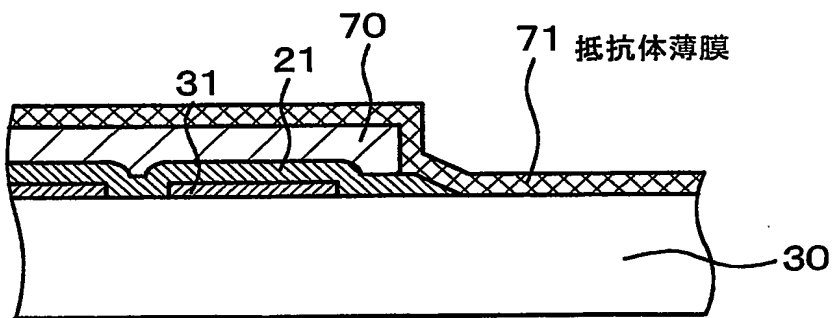
(B)



(C)

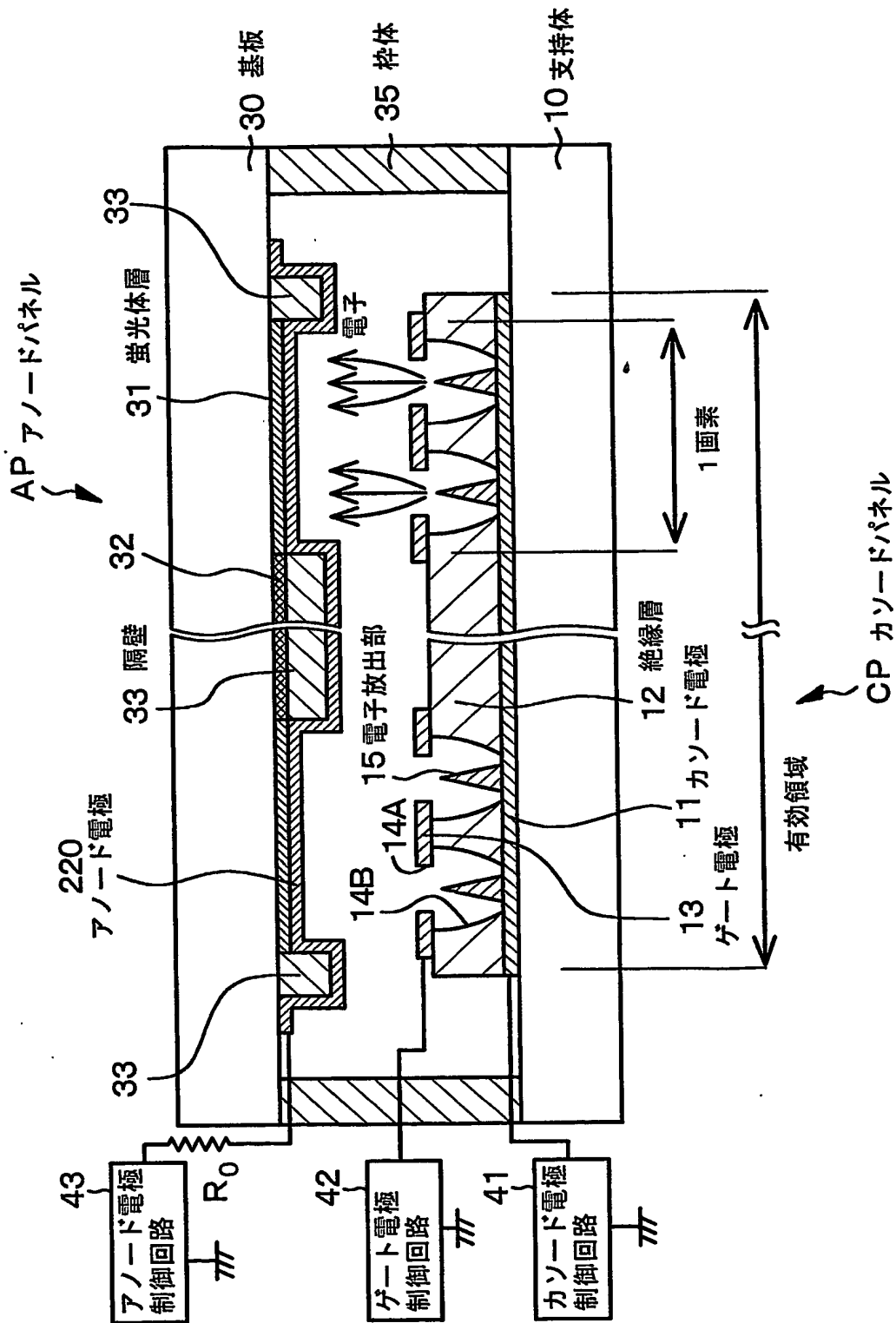


(D)



【図 29】

【図 29】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 異常放電を一層確実に抑制し得る構造を有するアノード電極を備えた冷陰極電界電子放出表示装置を提供する。

【解決手段】 冷陰極電界電子放出表示装置におけるアノードパネルにおけるアノード電極20は、N個（但し、 $N \geq 2$ ）のアノード電極ユニット21から構成されており、各アノード電極ユニットは、1本の給電線22を介してアノード電極制御回路43に接続されており、アノード電極制御回路出力電圧と冷陰極電界電子放出素子印加電圧との間の電位差を V_A （単位：キロボルト）、アノード電極ユニット間のギャップ長を L_g （単位： μm ）としたとき、 $V_A / L_g < 5 / 50$ （ $kV / \mu m$ ）を満足する。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002185]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都品川区北品川6丁目7番35号

氏 名 ソニー株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☒ **FADED TEXT OR DRAWING**

☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.